PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-334605

(43) Date of publication of application: 18.12.1998

(51)Int.Cl.

G11B 20/10 G11B 11/10 G11B 20/14 G11B 20/18 G11B 20/18 G11B 20/18 HO3M 7/38HO3M 13/12

(21)Application number: 09-136913

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

27.05.1997

(72)Inventor: HORIGOME JUNICHI

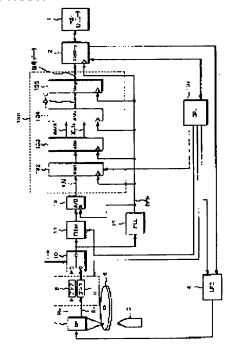
YAMAGUCHI SHIGEO CHIBA TAKAYOSHI

(54) DEVICE AND METHOD FOR REPRODUCING INFORMATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize, for example, two kinds of PRML(partial-response maximum liklyhood) by using a single Viterbi decoder, and to use these methods by selectively switching the method.

SOLUTION: The device is constituted so that the specified operating conditions of constituent element, which are different for the kinds of a PRML methods, are switched by, for example, a CPU 103. In details, for example, in the device having a Viterbi decoder 130 for performing the Viterbi decoding method under four values and four states, the phase is switched when the partial response characteristic of a filter 11, the amplitude basic value which is made to be the reference value in a branch-metric computing circuit(BMC) 132, and a PLL 14 which forms the lead lock for obtaining the sampling value from the reproduced signal, are locked. Thus, the Viterbi decoding method under three values and four states is performed. The amplitude basic value can be set for the BMC 132 by an adaptive means.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-334605

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

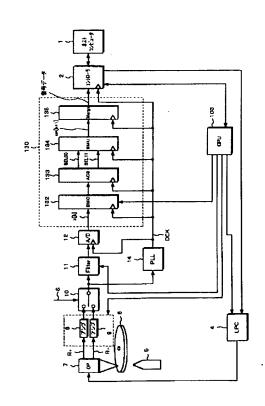
(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ					
G11B	20/10	3 2 1 5 8 6		G1	1 B	20/10		3 2 1 Z	
	11/10				11/10				
	20/14	3 4 1				20/14		341B	
2	20/18	5 2 0 5 3 4		2		20/18		5 2 0 E	
								5 3 4 A	
			審査請求	未請求	請求	項の数13	OL	(全 35 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	身	特願平9-136913		(71)	——— 人颠出	000002	185		
						ソニー	株式会	社	
(22)出願日		平成9年(1997)5月27日				東京都	品川区	北品川6丁目	7番35号
				(72)	発明者	堀米 川	G —		
						東京都	品川区	北品川6丁目	7番35号 ソニ
						一株式	会社内		
				(72)	発明者	f 山口 j	茂男		
						東京都	品川区	北品川6丁目	7番35号 ソニ
						一株式	会社内		
				(72)	発明者	千葉 :	孝義		
						東京都	品川区	北品川6丁目	7番35号 ソニ
						一株式	会社内		
				F					

(54) 【発明の名称】 情報再生装置および再生方法

(57)【要約】

【課題】 単一のビタビ復号器を用いて、例えば2種類のPRML方法を実現し、それらの方法を選択的に切替えて用いる。

【解決手段】 PRML方法の種類によって異なる、所定の構成要素の動作条件を例えばCPU103が切替えるように構成する。具体的には、例えば4値4状態ビタビ復号方法を行うビタビ復号器130を有する装置において、フィルタ部11のパーシャルレスポンス特性、BMC132において参照値とされる振幅基準値、再生信号からのサンプリング値を得るためのリードクロックを生成するPLL14がロックする際の位相等を切替えることによって、3値4状態ビタビ復号方法を行うようにする。振幅基準値は、適応化手段によってBMC132に対して設定するようにしても良い。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 記録媒体から再生される再生信号をビタ ビ復号方法によって復号するようにした情報再生装置に おいて、

装置の構成要素の動作制御を行うことによって、ビタビ復号器の構成の下で行われることが可能なビタビ復号方法の種類の内の1つを選択するビタビ復号方法選択手段を有することを特徴とする情報再生装置。

【請求項2】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法選択手段は、

再生信号に波形等化処理を施すフィルタリング手段の動作を制御するものであることを特徴とする情報再生装置。

【請求項3】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法選択手段は、

再生信号からサンプリングを行う際にサンプリングクロックとして用いられるクロックを生成するPLLがロックする際の位相を制御するものであることを特徴とする情報再生装置。

【請求項4】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法選択手段は、

再生信号に基づいてブランチメトリックの値を計算する際に参照値として用いられる振幅基準値を制御するものであることを特徴とする情報再生装置。

【請求項5】 請求項4において、

上記ビタビ復号方法選択手段は、

上記振幅基準値を、上記再生信号値と、ビタビ復号方法 の動作結果とに基づいて、クロック毎に更新するように した振幅基準値適応化手段と、

上記振幅基準値適応化手段によって、所定の判定基準を満たさない振幅基準値が発生した時に、上記振幅基準値適応化手段に対して、振幅基準値の初期値を設定する振幅基準値初期化手段とを有するものであることを特徴とする情報再生装置。

【請求項6】 請求項2において、

上記フィルタリング手段は、

ディジタルフィルタであることを特徴とする情報再生装置。

【請求項7】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法選択手段によって、4値4状態ビタビ復号方法と、3値4状態ビタビ復号方法の内の一方を 選択的に行うようにしたことを特徴とする情報再生装 置。

【請求項8】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法選択手段によって、4値4状態ビタビ復号方法と、6値4状態ビタビ復号方法の内の一方を 選択的に行うようにしたことを特徴とする情報再生装

【請求項9】 請求項7において、

再生信号に波形等化処理を施すフィルタリング手段のパ 50 される。

ーシャルレスポンス特性を、4値4状態ビタビ復号方法を行う場合にPR(1, 2, 1)とし、3値4状態ビタビ復号方法を行う場合にPR(1, 1)とするものであることを特徴とする情報再生装置。

【請求項10】 請求項7において、

再生信号からサンプリングを行う際にサンプリングクロックとして用いられるクロックを生成するPLLがロックする際の位相を180度ずらす制御を行うことを特徴とする情報再生装置。

10 【請求項11】 請求項7において、

上記ビタビ復号方法選択手段は、

再生信号に基づいてブランチメトリックの値を計算する際に参照値として用いられる振幅基準値を、4値4状態ビタビ復号方法を行う場合に0、1、3、4とし、3値4状態ビタビ復号方法を行う場合に0、1、2となるように切替えることを特徴とする情報再生装置。

【請求項12】 請求項1において、

上記ビタビ復号方法選択手段は、

装置の動作条件を総合的に制御する装置制御手段である 20 ことを特徴とする情報再生装置。

【請求項13】 記録媒体から再生される再生信号をビタビ復号方法によって復号するようにした情報再生方法において、

装置の構成要素の動作制御を行うことによって、ビタビ復号器の構成の下で行われることが可能なビタビ復号方法の種類の内の1つを選択するステップを有することを特徴とする情報再生方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0.0 \cdot 0.1]$

「発明の属する技術分野」この発明は、例えば光磁気ディスク装置等の情報再生装置、特にPRML (Pertial Response Maximum Likelihood)方法を用いる情報再生装置および再生方法に関する。

[0002]

【従来の技術】光磁気ディスク装置等の情報再生装置において、記録密度の向上に伴って、記録媒体から再生される再生信号を復号する方法として、PRML方法が多用されてきている。PRML方法は、パーシャルレスポンス応答と、ビタビ復号方法とを組み合わせた復号方法である。

【0003】ビタビ復号方法の概要は、以下のようなものである。記録媒体に対する記録方法に応じて複数個の状態を予め特定し、記録媒体から再生される再生信号のパーシャルレスポンス応答に基づく計算処理によって、かかる複数個の状態間の最尤な遷移を選択する。このような選択は、ビタビ復号方法を行うビタビ復号器中のACS(加算、比較、選択回路)によってなされる。ACSは、状態数に等しい個数の状態遷移を最尤推定する。最尤推定された状態遷移に対応して、復号データが生成される。

-2-

【0004】再生信号のパーシャルレスポンス応答を得るために、波形等化処理が行われる。波形等化処理は、記録線密度によって決まる空間周波数等を考慮して決められる、所定のパーシャルレスポンス特性の下でなされる。

【0005】上述したように予め特定される複数個の状態の個数、および計算処理において参照値として用いられる振幅基準値の設定等により、ビタビ復号方法は、幾つかの種類に分けられる。そして、記録線密度等に従って決められるパーシャルレスポンス特性に対して、できるだけ良く適合する種類のビタビ復号方法を用いるようになされる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、光磁気ディスク等の情報再生装置においては、下位互換性が重要視される。すなわち、最近開発された高記録密度の情報記録媒体を再生する再生装置(例えば第4世代の光磁気ディスク装置)についても、以前から用いられている比較的低い記録密度の情報記録媒体(例えば第3世代の光磁気ディスク)を再生できることが要求される。

【0007】高記録密度の情報記録媒体を再生する再生装置においては、かかる高記録密度に適合するように、PRML方法、すなわち、パーシャルレスポンス特性と、ビタビ復号方法の種類の組合わせが選択されている。このように選択されたPRML方法は、比較的低い記録密度の情報記録媒体を再生する際には、適当なものでない可能性が高い。

【0008】また、ゾーンCAV方式の光磁気ディスク等の記録媒体においては、ゾーンによって記録線密度が異なるので、最適なPRML方法がゾーンによって異なる場合もある。

【0009】これらの場合に、それぞれの記録媒体またはゾーンについて最適なPRML方法を実現するために、各PRML方法に対応して、ビタビ復号器を例えば2個備える構成を用いると、回路規模が増大し、消費電力も増える等の問題が生じる。

【0010】また、単一のビタビ復号器を用い、何れか 1個のPRML方法のみを実現する構成とすれば、かかるPRML方法に適合しない記録密度のデータについて は、無理な等化が行われることになり、群遅延の増大に つながるため、復号精度が低下する。

【0011】このため、ゾーンCAV方式の記録媒体を再生する際に、再生エラーレートがゾーン毎にばらつく可能性がある。また、下位互換性が不十分なものとなるおそれがある。

【0012】従って、この発明の目的は、単一のビタビ復号器を有する情報再生装置において、例えば2種類のPRML方法を実現し、それらを選択的に切替えて用いることができる情報再生装置および再生方法を提供することにある。

[0013]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、記録 媒体から再生される再生信号をビタビ復号方法によって 復号するようにした情報再生装置において、装置の構成 要素の動作制御を行うことによって、ビタビ復号器の構 成の下で行われることが可能なビタビ復号方法の種類の 内の1つを選択するビタビ復号方法選択手段を有することを特徴とする情報再生装置である。

【0014】請求項13の発明は、記録媒体から再生される再生信号をビタビ復号方法によって復号するようにした情報再生方法において、装置の構成要素の動作制御を行うことによって、ビタビ復号器の構成の下で行われることが可能なビタビ復号方法の種類の内の1つを選択するステップを有することを特徴とする情報再生方法である。

【0015】以上のような発明によれば、ビタビ復号器の構成によって決まる、実現され得るビタビ復号方法の内の何れか1つを、装置の構成要素の動作条件を制御することによって、選択的に行なうことができる。

【0016】従って、記録線密度が異なるデータを再生する際に、各データについて最適な、若しくは、より良く適合するPRML方法を用いることが可能となる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下に、この発明の理解を容易とするために、ビタビ復号方法を行う再生系を有する記録/再生装置の一例について、装置の全体構成、記録媒体のセクタフォーマット、4値4状態ビタビ復号方法の概要、4値4状態ビタビ復号方法を実現するビタビ復号器の構成および動作、および4値4状態ビタビ復号方法以外のビタビ復号方法の順に説明する。

【0018】 [ディスク記録再生装置の概要] 以下、ビタビ復号方法を行う再生系を有する記録/再生装置の一例について説明する。図1は、ビタビ復号方法を行う再生系を有する光磁気ディスク装置の一例の全体構成を示すブロック図である。記録時には、コントローラ2がホストコンピュータ1の指令に従って、記録すべきユーザデータを受取り、情報語としてのユーザデータに基づいてエンコードを行って、符号語としてのRLL(1,

7)符号を生成する。この符号語が記録データとしてレーザパワーコントロール部(以下、LPCと表記する)4に供給される。コントローラ2は、このような処理の他に、後述する復号化処理、および記録、再生、消去等の各モードの制御、並びにホストコンピュータ1との交信等の動作を行う。

【0019】LPC4は、供給された記録データに対応して、光ピックアップ7のレーザパワーを制御して光磁気ディスク6上に磁気極性を有するピット列を形成することにより、記録を行う。この記録の際に、磁気ヘッド5が光磁気ディスク6にバイアス磁界を付与する。実際50には、記録データに基づいて後述するように生成される

プリコード出力に従って、後述するようなマークエッジ 記録が行われる。

【0020】後述するように、記録位置すなわちピットの形成位置の制御は、磁気ヘッド5および光ピックアップ7等の位置決めを行う、図示しない手段によってなされる。このため、記録動作時においても、光ピックアップ7がアドレス部等を通過する際には、後述するような再生時の動作と同様な動作が行われる。

【0021】上述したようにして形成される各ピットを、記録データに基づいて後述するようにして生成されるプリコード出力中の各ビットに対応させる方法について、図2を参照して説明する。プリコード出力中の、例えば'1'に対してピットを形成し、'0'に対してピットを形成しない記録方法をマーク位置記録方法と称する。一方、各ピットのエッジによって表現される、プリコード出力中の各ビットの境界における極性の反転を、例えば'1'に対応させる記録方法をマークエッジ記録方法と称する。再生時には、再生信号中の各ビットの境界は、後述するようにして生成されるリードクロックDCKに従って認識される。

【0022】次に、再生系の構成および動作について説明する。光ピックアップ7は、光磁気ディスク6にレーザ光を照射し、それによって生じる反射光を受光して、再生信号を生成する。再生信号は、和信号R+、差信号R-および図示しないフォーカスエラー信号ならびにトラッキングエラー信号の4種類の信号からなる。和信号R+は、アンプ8によってゲイン調整等がなされた後に切替えスイッチ10に供給される。また、差信号R-は、アンプ9によってゲイン調整等がなされた後に切替えスイッチ10に供給される。さらに、フォーカスエ 30ラー信号は、フォーカスエラーを解消する手段(図示せず)に供給される。一方、トラッキングエラー信号は、図示しないサーボ系等に供給され、それらの動作において用いられる。

【0023】切替えスイッチ10には、後述するような 切替え信号 Sが供給される。切替えスイッチ10は、この切替え信号 Sに従って、以下のように、和信号 R・または差信号 R・をフィルタ部11に供給する。すなわち、後述するような光磁気ディスク6のセクタフォーマットにおいて、エンボス加工によって形成される部分から再生される再生信号が切替えスイッチ10に供給される期間には、和信号 R・をフィルタ部11に供給する。 また、光磁気的に記録される部分から再生される再生信号が切替えスイッチ10に供給される期間には、差信号 R・をフィルタ部11に供給する。

【0024】切替え信号Sは、例えば次のようにして生成される。すなわち、まず、再生信号から、セクタフォーマットに規定される所定のパターンから再生される信号を検出する。このような所定のパターンとしては、例えば後述するセクタマークSM等が用いられる。そし

て、かかる検出がなされた時点を基準として、後述する リードクロックを数える等の方法によって認識される所 定時点において、切替え信号 S が生成される。

【0025】フィルタ部11は、ノイズカットを行うローパスフィルタおよび波形等化を行う波形等化器から構成される。後述するように、この際の波形等化処理において用いられる波形等化特性は、ビタビ復号器13が行うビタビ復号方法に適合するものとされる。フィルタ部11の出力を供給されるA/D変換器12は、後述するようにして供給されるリードクロックDCKに従って再生信号値z[k]をサンプリングする。

【0026】ビタビ復号器13は、再生信号値z [k] に基づいて、ビタビ復号方法によって復号データを生成する。かかる復号データは、上述したようにして記録される記録データに対する最尤復号系列である。従って、復号エラーが無い場合には、復号データは、記録データと一致する。

【0027】復号データは、コントローラ2に供給される。上述したように、記録データは、ユーザデータからチャンネル符号化等の符号化によって生成された符号語である。従って、復号エラーレートが充分低ければ、復号データは、符号語としての記録データとみなすことができる。コントローラ2は、復号データに、上述のチャンネル符号化等の符号化に対応する復号化処理を施すことにより、ユーザデータ等を再生する。

【0028】また、フィルタ部11の出力は、PLL部14にも供給される。PLL部14は、供給された信号に基づいて、リードクロックDCKを生成する。リードクロックDCKは、コントローラ2、A/D変換器12、ビタビ復号器13等に供給される。コントローラ2、A/D変換器12、ビタビ復号器13の動作は、リードクロックDCKに従うタイミングでなされる。さらに、リードクロックDCKは、図示しないタイミングジェネレータに供給される。タイミングジェネレータは、例えば、記録/再生動作の切替え等の装置の動作タイミングを制御する信号を生成する。

【0029】上述したような再生動作において、光磁気ディスク6から再生される再生信号に基いて、より正しい再生データを得るために、再生系の各構成要素の動作を再生信号の品質に応じて適正化することが行われる。このような操作をキャリブレーションと称する。キャリブレーションは、再生信号の品質等が例えば加工精度等の記録媒体の特性、および例えば記録用レーザ光のパワーの変動、周囲温度等の記録/再生時の条件等によって変化する可能性があることに対応するために再生系のパラメータを適正化するためのものである。

【0030】キャリブレーションの内容は、例えば光ピックアップ7の読取り用レーザ光パワーの調整、アンプ8および9のゲインの調整、フィルタ部11の波形等化50 特性の調整、およびビタビ復号器13の動作において用

いられる振幅基準値の調整等である。このようなキャリブレーションは、電源投入直後または記録媒体の交換時等に、図1中には図示しない構成によって行われる。

【0031】 [記録媒体のセクタフォーマットの概要] 光磁気ディスク6には、セクタを記録/再生の単位としてユーザデータが記録される。図3を参照して、光磁気ディスク6において用いられるセクタフォーマットの一例について説明する。図3Aに示すように、1セクタは、記録/再生の順に従って、ヘッダ、ALPC, ギャップ、VFO3、シンク、データフィールド、バッファの各エリアに区分されている。図3中に付した数字は、バイト数を表す。光磁気ディスク6上には、ブロック符号化等の符号化がなされたデータが記録される。例えば8ビットが12チャンネルビットに変換されて記録される。

【0032】このセクタフォーマットの一例においては、ユーザデータ量が1024バイトのフォーマットと、ユーザデータ量が512バイトのフォーマットとが用意されている。ユーザデータ量が1024バイトのフォーマットでは、データフィールドのバイト数が670バイトとされる。また、ユーザデータ量が512バイトのフォーマットでは、データフィールドのバイト数が1278バイトとされる。これら2つのセクタフォーマットにおいて、63バイトのプリフォーマットされたヘッダと、ALPC、ギャップエリアの18バイトは、同一とされている。

【0033】図3Bは、63バイトのヘッダを拡大して示す。ヘッダは、セクタマークSM(8バイト)、VF OフィールドのVFO1 (26バイト)、TドレスマークAM(1バイト)、IDフィールドのID1 (5バイト)、VFOフィールドのVFO2 (16バイト)、TドレスマークAM(1バイト)、IDフィールドのID2 (5バイト)、およびポストアンブルPA(1バイト)が順に配列された構成とされている。

【0034】図3Cは、18バイトのALPC、ギャップエリアを拡大して示す。18バイトは、ギャップフィールド(5バイト)、フラグフィールド(5バイト)、ギャップフィールド(2バイト)、ALPC(6バイト)からなる。

【0035】次に、これらのフィールドについて説明する。セクタマークS Mは、セクタの開始を識別するためのマークであり、R L L (1,7) 符号において生じないエンボス加工によって形成されたパターンを有する。 V F O フィールドは、上述の P L L 部 18 中の V F O (V) ariable Frequency Oscillator)を同期させるためのもので、V F O1 、V F O2 および V F O3 からなる。 V F O1 および V F O3 は、V F O3 は、V F O4 は、V F V をのセクタに対して記録動作が行われる際に光磁気的に書かれる。 V F V F V なよび V F V および V F V F V および V F V および V F V F V および V F V および V F V および V F V および V F V F V および V F V

8

の'0' と'1' が交互に現れるパターン(2 T パターン)を有する。従って、1 チャンネルビットの時間長に対応する時間をT とすると、V F O フィールドを再生した時に、2 T 毎にレベルが反転する再生信号が得られる。

【0036】アドレスマークAMは、後続のIDフィールドのためのバイト同期を装置に対して与えるために使用され、RLL(1,7)符号において生じないエンボスされたパターンを有する。IDフィールドは、セクタのアドレス、すなわち、トラック番号およびセクタ番号の情報と、これらの情報に対するエラー検出用のCRCバイトを有する。IDフィールドは、5バイトからなる。IDIおよびID2によって、同一のアドレス情報が二重に記録される。ポストアンブルPAは、チャンネルビットの'0'と'1'とが交互に現れるパターン(2Tパターン)を有する。IDI、ID2およびポストアンブルPAも、エンボス加工によって形成されている。このように、ヘッダの領域は、エンボス加工によりピットが形成されたプリフォーマットされた領域である。

【0037】図3Cは、ALPC、ギャップエリアを拡大して示す。ギャップには、ピットが形成されない。最初のギャップフィールド(5バイト)は、プリフォーマットされたヘッダの後の最初のフィールドであり、これによって、ヘッダの読取りを完了した後の処理に装置が要する時間が確保される。2番目のギャップフィールド(2バイト)は、後のVFO3の位置のずれを許容するためのものである。

【0038】ALPC、ギャップエリアには、5バイトのフラグフィールドが記録される。フラグフィールドは、セクタのデータが記録される時に、連続した2Tパターンが記録される。ALPC(Auto Laser Power Cont rol)フィールドは、記録時のレーザパワーをテストするために設けられている。シンクフィールド(4バイト)は、続くデータフィールドのためのバイト同期を装置が得るために設けられており、所定のビットパターンを有する。

【0039】データフィールドは、ユーザデータを記録するために設けられる。上述した670バイトのデータフィールドには、512バイトのユーザデータと、144バイトのエラー検出、訂正用のパリティ等と、12バイトのセクタ書込みフラグと、2バイト(FF)とからなる。また、1278バイトのデータフィールドの場合には、1024バイトのユーザデータと、242バイトのエラー検出、訂正用のパリティ等と、12バイトのセクタ書込みフラグとからなる。セクタの最後のバッファフィールドは、電気的、あるいは機械的な誤差に対する許容範囲として使用される。

【0040】上述したセクタフォーマットの例において、ヘッダは、エンボス加工によりピットが形成されたエリアである。また、ALPC、ギャップエリアは、再生時には、使用されないエリアである。さらに、VFO

30

3、シンクフィールドおよびデータフィールドは、光磁 気記録されたデータのエリアである。

【0041】 [4値4状態ビタビ復号方法の概要] 以 下、ビタビ復号器13によって行われるビタビ復号方法 について説明する。上述したように、ユーザデータは、 様々な符号化方法によって記録データとしての符号語に 変換される。符号化方法は、記録媒体の性質および記録 /再生方法等に応じて適切なものが採用される。 光磁気 ディスク装置においては、ブロック符号化において、Ru n Lengthすなわち'1'と'1'の間の'0'の数を制限する RLL (Run Length Limited) 符号化方法が用いられる ことが多い。従来から幾つかのRLL符号化方法が用い られている。一般に、'1' と'1' の間の'0' の数を最小 でd個、最大でk個とするm/nブロック符号をRLL (d, k; m, n) 符号と称する。

【0042】例えば、2/3ブロック符号において、' 1'と'1'の間の'0'の数を最小で1個、最大で7個と するブロック符号化方法は、RLL(1,7;2,3) 符号である。一般に R L L (1, 7; 2, 3) 符号を R LL(1,7)符号と称することが多いので、以下の説 明においても単に R L L (1, 7) 符号と表記した場合 には、RLL(1,7;2,3)符号を指すことにす

【0043】このようなRLL符号化方法と、上述した マークエッジ記録方法との組合わせによって記録された データから再生される再生信号を復号するために、ビタ ビ復号方法を用いることができる。

【0044】このようなRLL符号化方法は、記録密度 の向上、および再生動作の安定性の確保という2つの観 点から、符号化方法に要求される条件に対応できるもの である。まず、上述したように、マークエッジ記録方法 は、記録データに基づいて後述するように生成されるプ リコード出力における'1'を各ピットのエッジによって 表現される極性の反転に対応させるものなので、'1' と'1'の間の'0'の数を多くする程、各ピット1個当た りに記録されるビット数を大きくすることができる。従 って、記録密度を大きくすることができる。

【0045】一方、再生系の動作タイミングを合わせる ために必要なリードクロックDCKは、上述したよう *

このようなプリコード出力 b 〔k〕が実際に光磁気ディ スク媒体等に記録される。一方、フィルタ部11中の波 形等化器によってなされる、波形等化特性 P R (1, 2, 1) での波形等化処理について説明する。但し、以 下の説明においては、信号の振幅を規格化せずに、波形 等化特性をPR(B, 2A, B)とする。また、ノイズ を考慮しない場合の再生信号の値を c 〔k〕と表記す る。さらに、ノイズを含む実際の再生信号(すなわち、 記録媒体から再生された再生信号)をz〔k〕と表記す る。

*に、再生信号に基づいてPLL部14によって生成され る。このため、記録データにおいて'1'と'1'の間の' 0′の数を多くすると、再生動作の際にPLL部の動作 が不安定となるので、再生動作全体が不安定なものとな る。

【0046】これら2つの条件を考慮すると、'1'と' 1'の間の'0'の数は、多過ぎたり、少な過ぎたりしな い、適切な範囲内に設定される必要がある。このよう な、記録データ中の'O'の数の設定に関して、RLL符 号化方法が有効となる。

【0047】ところで、図4に示すように、上述したR LL(1,7)符号化方法とマークエッジ記録方法の組 み合わせにおいては、記録データに基づいて生成される プリコード出力中の'1' と'1' の間に最低 1 個の'0' が 含まれるので、最小反転幅が2となる。このような、最 小反転幅が2となる符号化方法が用いられる場合に、符 号間干渉およびノイズ等の影響を受けている再生信号か ら記録データを復号する方法として、後述するように、 4値4状態ビタビ復号方法を適用することができる。

【0048】上述したように、再生信号には、フィルタ 部11によって波形等化処理がなされる。ビタビ復号方 法の前段としてなされるこのような波形等化処理には、 符号間干渉を積極的に利用するパーシャルレスポンス方 法が用いられる。この際に用いられる波形等化特性は、 一般に (1+D) °で表されるパーシャルレスポンス特 性の内から、記録/再生系の線記録密度およびMTF (Modulation TransferFunction) を考慮して決められ る。上述したRLL(1,7)符号化方法とマークエッ ジ記録方法の組み合わせによって記録されたデータに対 して、PR(1, 2, 1)を用いる波形等化処理は、4 値4状態ビタビ復号方法の前段となる。

【0049】一方、マークエッジ記録方法においては、 光磁気ディスク媒体等に対する実際の記録に先立って、 上述のRLL符号化等によって符号化された記録データ に基づくプリコードが行われる。各時点kにおける記録 データ列をa[k]、これに基づくプリコード出力をb (k) とすると、プリコードは、以下のように行われ る。

[0050]

 $b (k) = mod 2 \{a (k) + b (k-1)\}$ (1)

> 【0051】PR(B, 2A, B)は、ある時点kにお ける再生信号の値に対して、時点kにおける振幅の寄与 が振幅値の2A倍とされ、さらに前後の時点k-1およ びk+1における振幅の寄与が各々の時点での信号の振 幅のB倍とされるものである。従って、再生信号の値の 最大値は、時点k-1、k、k+1において何れもパル スが検出される場合である。このような場合には、再生 信号の値の最大値は、以下のようになる。

[0052]B+2A+B=2A+2B

50 また、再生信号の値の最小値は0となる。但し、実際の

取り扱いにおいては、c〔k〕として、DC成分のA+ * [0053] Bを差し引いた以下のようなものが用いられる。

c
$$(k) = B \times b (k-2) + 2 A \times b (k-1) + B \times b (k)$$

- A - B (2)

従って、ノイズを考慮しない場合の再生信号 c 〔k〕 は、A+B, A, -A, -A-Bの内の何れかの値をと ることになる。一般に、再生信号の性質を示す方法の1 つとして、例えば5個の時点を単位として、再生信号を 多数重ね合わせたものをアイパターンと称する。この発 明を適用することができる光磁気ディスク装置におい て、PR (B, 2A, B) の下で波形等化処理された実 際の再生信号z[k]についてのアイパターンの一例を 図5に示す。図5から各時点における再生信号z〔k〕 の値は、ノイズによるばらつきを有するが、ほぼ、A+ B, A, -A, -A-Bの内の何れかになることが確認 できる。後述するように、A+B, A, -A, -A-B の値は、識別点として用いられる。

【0054】上述したような波形等化処理がなされた再 生信号を復号する、ビタビ復号方法の概略は、次のよう なものである。ステップの符号化方法および記録媒体に 対する記録方法に基づいて、生じ得る全ての状態を特定 する。ステップ②ある時点における各状態を起点とし て、次の時点において生じ得る全ての状態遷移と、各状 態遷移が生じる時の記録データ a 〔k〕および再生信号 の値c〔k〕を特定する。

【0055】ステップ①および②の結果として特定され た全ての状態および状態遷移と、各状態遷移が生じる時 の〔記録データの値 a 〔k〕/再生信号の値 c 〔k〕〕 を図の形式で表現したものを状態遷移図と称する。後述 するように、4値4状態ビタビ復号方法における状態遷 移図は、図7に示すようなものである。そして、この状 態遷移図に基づく復号動作を行うように、ビタビ復号器 13が構成される。

【0056】さらに、ステップ③上述したように、状態 遷移図を前提として、記録媒体から各時点kにおいて再 生される再生信号z[k]に基づく最尤な状態遷移が選 択される。但し、上述したように、z〔k〕は、ビタビ※

$$a(k) = 1$$
, $a(k-1) = 1$, $a(k-2) = 1$

$$a(k) = 1$$
, $a(k-1) = 1$, $a(k-2) = 0$

$$a(k) = 0$$
, $a(k-1) = 1$, $a(k-2) = 1$ (5

記録データ列に課されるこのような条件に基づいて、上 述の(1)式に従ってb[k]について課される条件に ついて検討すると、SOIOおよびSIOIの2個の状 態は生じ得ないことがわかる。従って、生じ得る状態 は、 $2^3 - 2 = 6$ 個である。

【0062】次に、ステップ②について説明する。ある 時点jにおける状態を起点として、次の時点j+1にお いて生じ得る状態を求めるためには、時点j+1におけ★

※復号器13に供給される前段において波形等化されたも のである。このような最尤な状態遷移の選択がなされる 毎に、選択された状態遷移に対応して、状態遷移図に記 載された記録データa〔k〕の値を復号値とすることに よって、記録データに対する最尤復号値系列としての復 10 号データa' [k] を得ることができる。

12

【0057】但し、各時点kにおける復号データ値か ら、最尤復号値系列とするための構成は、後述するビタ ビ復号器13中のPMU23である。従って、上述した ように、復号データ列 a′ [k] は、復号エラーが無い 場合には、記録データ列a〔k〕と一致する。上述のス テップ①~ステップ③について、以下に詳細に説明す

【0058】上述のステップ①について説明する。ま ず、ここで用いられる状態として、ある時点kにおける 状態を、時点kおよびそれ以前のプリコード出力を用い て次のように定義する。すなわち、n=b〔k〕、m= b[k-1]、l=b[k-2]の時の状態をSnml と 定義する。このような定義によって、23 = 8個の状態 があると考えられるが、上述したように、実際に生じ得 る状態は、符号化方法等に基づいて制限される。

【0059】RLL(1,7)符号として符号化された 記録データ列 a 〔k〕においては、'1'と'1'の間に最 低1個の'0' が含まれるので、2個以上の'1' が連続す ることが無い。記録データ列a〔k〕に課されるこのよ うな条件に基づいてプリコード出力b〔k〕について一 定の条件が課され、その結果として生じ得る状態に制限 が加えられる。

【0060】このような制限について具体的に説明す る。上述したようにRLL(1,7)符号化によって生 成される記録データ列中に、2個以上の'1'が連続する もの、すなわち以下のものはあり得ない。

[0061]

$$\{k-2\} = 1 \qquad (3)$$

(4)

$$a(k-2) = 1$$
 (5)

★る記録データの値a [j+1]が1となる場合、および 0となる場合に分けて調べる必要がある。

【0063】ここでは、時点;における状態がS000 である場合を例として説明する。上述の(1)式に従っ 1] = 0, m = b [j-2] = 0とプリコードされる記 録データは、以下の(7)である。

[0064]

$$a(j) = 0, a(j-1) = 0, a(j-2) = 0$$
 (7)

50 この時、b [j + 1] が (1) 式に従って以下のように [a[j+1]='1'の時]

計算される。 [0065] $b(j+1) = mod 2 \{a(j+1) + b(j)\}$ =mod 2 { 1 + 0= 1(8)

次の時点j+1での状態SnIm については、n=b [j+1], l = b [j], m = b [j-1] $rac{1}{2}$ $rac{1}{2}$ て、(8) からb [j+1] = 1 であり、また、b

$$c (j+1) = \{B \times b (j+1) + 2 A \times b (j) + B \times b (j-1)\}$$

$$-A - B$$

$$= \{B \times 1 + 2 A \times 0 + B \times 0\} - A - B$$

$$= -A \qquad (9)$$

以上のことから、時点」で状態S000である場合にお いて、新たな再生信号値c[j+1]の値が誤差の範囲 内で-Aである時には、状態遷移SOOO→S1OOが 生じ、復号データ値として、 a [j + 1] の値'1' が得 られることがわかる。

【0068】 [a [j+1] ='0' の時] この時、(1)式に従って、b[j+1]が以下のよう に計算される。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 9 \\ b & (j+1) & = m & o & d & 2 & \{a & (j+1) + b & (j) \} \\ & = m & o & d & 2 & \{0 & + 0\} \\ & = 0 & (1 & 0) \end{bmatrix}$$

次の時点i+1での状態SnImについては、n=b〔i %

c
$$(j+1) = \{B \times b \ (j+1) + 2 A \times b \ (j) + B \times b \ (j-1) \}$$

 $-A - B$
 $= \{B \times 0 + 2 A \times 0 + B \times 0\} - A - B$
 $= -A - B$ (11)

以上のことから、時点 | で状態 5 0 0 0 である場合にお 30 いて、新たな再生信号値c [j+1]の値が誤差の範囲 内で-A-Bである時には、状態遷移SOOO→SOO 0が生じ、復号データ値として、 a [j+1]の値'0'が得られることがわかる。

【0072】このようにして、時点jにおけるS000 以外の各状態についても、それらを起点として次の時点 j+1において生じ得る状態遷移と、そのような各状態 遷移が生じる時の記録データ値 a 〔 | +1〕および再生 信号値c〔j+1〕との対応を求めることができる。

【0073】上述したようにして、各状態について、そ れらを起点として生じ得る状態遷移と、各状態遷移が生 じる時の記録データの値および再生信号の値との対応を 求め、図の形式に表したものが図6である。上述の時点 j および j + 1 は、特別の時点ではない。従って、上述 したようにして求まる、生じ得る状態遷移とそれらに伴 う記録データの値および再生信号の値との対応は、任意 の時点において適用することができる。このため、図6 においては、任意の時点kにおいて生じる状態遷移に伴 う記録データの値をa〔k〕と表記し、再生信号の値を c〔k〕と表記する。

*〔j〕=0, b〔j-1〕=0なので、次の時点j+1 における状態は、SIOOである。従って、a〔j+ 1]='1'の場合には、S000→S100という遷移 が生じることが特定できる。

【0066】また、再生信号 c [j+1]の値は、上述 の(2)式に従って、次のように計算される。

[0067]

**+1], l=b[j], m=b[j-1] "obsa" "obsa"て、(10) からb[i+1] = 0であり、また、b[j] = 0, b [j-1] = 0なので、次の時点 j+1における状態は、SOOOである。従って、a〔j+ 1) ='0' の場合には、SOOO→S1OOという遷移 が生じることが特定できる。

【0070】また、再生信号 c 〔j+1〕の値は、上述 20 の(2)式に従って、次のように計算される。

[0071]

【0074】図6において、状態遷移は、矢印によって 表される。また、各矢印に付した符号が〔記録データ値 a [k] /再生信号値 c [k]] を示している。状態 S 000, S001, S111およびS110を起点とす る状態遷移は、2通り有るのに対して、状態SO11お よびS100を起点として生じ得る遷移は1通りのみで ある。

【0075】さらに、図6において\$000と\$001 は、何れもa[k]=1に対しては、c[k]=-Aと いう値を取り、S100に遷移している。一方、a [k] = 0に対しては、c[k] = -A - Bという値を 取り、S000に遷移している。また、S111とS1 10も同様に、同じa [k+1] の値について同じc [k+1]の値を取り、且つ、同じ状態に遷移してい る。従って、SOOOとSOO1をまとめてSOと表現 し、S111とS110をまとめてS2と表現すること ができる。さらに、S011をS3とし、S100をS 1と表現することにして、整理したものが図7である。 【0076】上述したように、図7が4値4状態ビタビ 復号方法に用いられる状態遷移図である。 図7中には、 S0~S3の4個の状態、および再生信号c[k+1]

の値としての-A-B, -A, A+Bの4個の値が 示されている。状態 S O および S 2 を起点とする状態圏 移は、2通り有るのに対して、状態51および53を起 点とする状態遷移は、1通りのみである。

【0077】一方、状態遷移を時間に沿って表現する形 式として、図8に示すようなトレリス線図が用いられ る。図8では、2個の時点間の遷移を示しているが、さ らに多数の時点間の遷移を示すこともできる。時間経過 に伴い、順次右の時点に遷移していく様子が表現され る。従って、水平な矢印は、例えばS○→S○等の同じ 状態への遷移を表し、斜めの矢印は、例えばS1→S2 等の異なる状態への遷移を表すことになる。

【0078】上述したビタビ復号方法のステップ③、す なわち図7に示した状態遷移図を前提として、ノイズを 含む実際の再生信号z〔k〕から最尤な状態遷移を選択 する方法について以下に説明する。

【0079】最尤な状態遷移を選択するためには、ま ず、ある時点kにおける状態について、その状態に至る 過程において経由してきた複数時点間の状態遷移の尤度 の和を計算し、さらに、計算された尤度の和を比較し て、最尤の復号系列を選択することが必要である。この・ ような尤度の和をパスメトリックと称する。

【0080】パスメトリックを計算するためには、ま ず、隣接する時点間の状態遷移の尤度を計算するごとが 必要となる。このような尤度の計算は、上述の状態遷移 図を参照して、再生信号 z [k]の値に基づいて以下の*

$$= L (Sp, k-1) + (z (k) -c (Sp, Sa))^{2} (13)$$

すなわち、時点k-1において状態Spに至った場合の 点kの間で生じるSp→Saなる状態遷移の尤度(z $[k] - c(Sp, Sa))^2$ とを加算することによっ て、パスメトリックL(Sa、k)が計算される。この (z [k] - c (Sp, Sa))² のような、最新の状 態遷移の尤度は、ブランチメトリックと称される。但 し、ここでのブランチメトリックは、後述するビタビ復 号器 1 3 中のブランチメトリック計算回路(BMC) 2 0によって計算されるブランチメトリック、すなわち、 規格化メトリックに対応するブランチメトリックとは、 別のものであることに注意が必要である。

【0084】また、時点kにおいて状態Saである場合※

すなわち、時点k-1において状態Spであり、Sp→ Saなる状態遷移によって状態Saに至った場合と、時 点k-1において状態Sqであり、Sq→Saなる状態 遷移によって状態Saに至った場合の各々について、尤 度の和を計算する。そして、各々の計算値を比較し、よ *ようになされる。まず、一般的な説明として、時点 k -1において、状態Saである場合について考える。この 時、ビタビ復号器31に再生信号z[k]が入力された

場合に、状態Sbへの状態遷移が生じる尤度が次式に従 って計算される。但し、状態Saおよび状態Sbは、図 7の状態遷移図に記載されている4個の状態の何れかと する。

16

[0081]

 $(z (k) - c (Sa, Sb))^{2}$ (12)

上式において、c(Sa, Sb)は、状態Saから状態 Sbへの状態遷移について、図7の状態遷移図に記載さ れている再生信号の値である。すなわち、上述の図7に おいて、例えば状態遷移S○→S1について、-Aと算 出されている値である。従って、式(12)は、ノイズ を含む実際の再生信号z〔k〕の値と、ノイズを考慮せ ずに計算された再生信号 c (Sa, Sb) の値の間のユ ークリッド距離となる。ある時点におけるパスメトリッ クは、その時点に至るまでのこのような隣接時点間の状 態遷移の尤度の総和として定義される。

【0082】ところで、時点kにおいて状態Saである 場合を考える。この場合に、時点k-1において状態S aに遷移し得る状態をSpとすれば、パスメトリックL (Sa, k) は、時点k-1におけるパスメトリックを 用いて次式のように計算される。

[0083]

※に、時点k-1において状態Saに遷移し得る状態が複 パスメトリックL(Sp, k-1)と、時点k-1と時 30 数個存在することがある。図7においては、状態S0お よびS2がこのような場合である。すなわち時点kにお いて状態SOである場合に、時点 k-1 において状態S 0に遷移し得る状態は、50と53の2個である。ま た、時点 k において状態 S 2 である場合に、時点 k - 1 において状態 S 2 に遷移し得る状態は、 S 1 と S 2 の 2 個である。一般的な説明として、時点 k において状態 S aであり、且つ、時点k−1において状態Saに遷移し 得る状態がSpおよびSqの2個である場合に、パスメ トリックし(Sa, k)は、次式のように計算される。

[0085]

【0086】このようなパスメトリックの計算を、図7 を用いて上述した4値4状態について具体的に適用する と、時点kにおける各状態SO、S1、S2およびS3 についてのパスメトリックL(0, k), L(1,

り小さい値を時点kにおける状態Saに関するパスメト 50 k), L(2, k)およびL(3, k)は、時点k-1

$$(0, k-1) \sim L (3, k-1)$$
 を用いて以下のよう* 【 0087 】

$$L(0, k) = min \{L(0, k-1) + (z(k) + A + B)^2,$$

$$L (3, k-1) + (z (k) + A)^{2}$$
 (15)

$$L(1, k) = L(0, k-1) + (z(k) + A)^{2}$$
 (16)

$$L(2, k) = min \{L(2, k-1) + (z(k) - A - B)^2\}$$

$$L(1, k-1) + (z(k) - A)^{2}$$
 (17)

$$L(3, k) = L(2, k-1) + (z(k) - A)^{2}$$
 (18)

上述したように、このようにして計算されるパスメトリ い。ところで、最尤な状態遷移を選択するためには、パ スメトリックの値そのものを計算しなくても、パスメト リックの値の比較ができれば良い。そこで、実際の4値※

※4状態ビタビ復号方法においては、パスメトリックの代 ックの値を比較して、最尤な状態遷移が選択されれば良 10 わりに以下に定義するような規格化パスメトリックを用 いることにより、各時点kにおけるz〔k〕に基づく計 算を容易なものとするようになされる。

18

[0088]

$$m (i, k)$$

= $(L (i, k) - z (k)^2 - (A+B)^2) / 2 / (A+B) (19)$

式(19)をS0~S3の各状態に適用すると、具体的 な規格化パスメトリックは、以下のように2乗計算を含

まないものとなる。このため、後述する、加算、比較、★

★選択回路(ACS)21における計算を容易なものとす ることができる。

[0089]

$$m(0, k) = min\{m(0, k-1) + z[k],$$

$$m (3, k-1) + \alpha \times z (k) - \beta$$
 (20)

$$m(1, k) = m(0, k-1) + \alpha \times z(k) - \beta$$
 (21)

$$m(2, k) = min \{m(2, k-1) - z [k],$$

$$m(1, k-1) - \alpha \times z(k) - \beta$$
 (22)

$$m(3, k) = m(2, k-1) + \alpha \times z(k) - \beta$$
 (23)

但し、式 (20) ~ (23) 中の α および β は、以下の ようなものである。

[0090]

$$\alpha = A / (A + B) \qquad (2 4)$$

 $\beta = B \times (B + 2 \times A) / 2 / (A + B)$ (25)

このような規格化パスメトリックに基づく 4 値 4 状態ビ 30 BM1 = $\alpha \times z$ [k] $-\beta$ タビ復号方法における状態遷移の条件について図9に示 す。上述の4個の規格化パスメトリックの内に、2個か ら1個を選択する式が2つあるので、2×2=4通りの

【0091】〔4値4状態ビタビ復号器の概要〕上述し た4値4状態ビタビ復号方法を実現するビタビ復号器1 3について以下に説明する。図10にビタビ復号器13 の全体構成を示す。ビタビ復号器13は、ブランチメト リック計算回路(以下、BMCと表記する)20、加 1、圧縮およびラッチ回路22およびパスメモリユニッ ト(以下、PMUと表記する)23から構成される。こ れらの各構成要素に対して上述のリードクロックDCK (以下の説明においては、単にクロックと表記する)が 供給されることにより、ビタビ復号器13全体の動作タ イミングが合わされる。以下、各構成要素について説明 する。

【0092】BMC20は、入力される再生信号2 〔k〕に基づいて、規格化パスメトリックに対応するブ M3を計算する。BMO~BM3は、上述の式(20) ~(23)の規格化パスメトリックを計算するために必 要とされる、以下のようなものである。

[0093]

$$BM0 = z (k)$$
 (26)

$$BM1 = \alpha \times z \quad (k) - \beta \qquad (27)$$

$$BM2 = -z (k)$$
 (28)

$$BM3 = -\alpha \times z \quad (k) - \beta \qquad (29)$$

この計算に必要な α および β は、上述の式(24)およ び(25)に従ってBMC20によって計算される基準 値である。かかる計算は、例えば再生信号z〔k〕に基 づくエンベロープ検出等の方法で検出され、BMC20 に供給される識別点-A-B, -A, AおよびA+Bの値に基づいてなされる。

【0094】BM0~BM3の値は、ACS21に供給 算、比較および選択回路(以下、ACSと表記する)2 40 される。一方、ACS21は、後述するような圧縮およ びラッチ回路22から、1クロック前の規格化パスメト リックの値(但し、後述するように圧縮のなされたも の) M 0, M 1, M 2 および M 3 を供給される。そし て、MO~M3と、BMO~BM3とを加算して、後述 するようにして、最新の規格化パスメトリックの値し 0, L1, L2およびL3を計算する。M0~M3が圧 縮のなされたものであるため、LO~L3を計算する際 のオーバーフローを避けることができる。

【0095】さらに、ACS21は、最新の規格化パス ランチメトリックの値BMO、BM1、BM2およびB 50 メトリックの値LO~L3に基づいて、後述するよう

に、最尤な状態遷移を選択し、また、選択結果に対応し て、パスメモリ23に供給される選択信号SELOおよ

【0096】また、ACS21は、L0~L3を圧縮お よびラッチ回路22に供給する。圧縮およびラッチ回路 22は、供給されるLO~L3を圧縮した後にラッチす る。その後、1クロック前の規格化パスメトリックMO ~M3としてACS21に供給する。

びSEL2を'High'または'Low'とする。

【0097】この際の圧縮の方法としては、例えば以下 に示すように、最新の規格化パスメトリックL0~L3 から、そのうちの1個、例えばLOを一律に差し引く等 の方法が用いられる。

[0098]

MO = LO - LO(30)

(31)M1 = L1 - L0

M2 = L2 - L0(32)

M3 = L3 - L0(33)

この結果として、MOが常にOの値をとることになる が、以下の説明においては、一般性を損なわないため に、このままMOと表記する。式(30)~(33)に よって計算されるMO~M3の値の差は、LO~L3の 値の差と等しいものとなる。上述したように、最尤な状 態遷移の選択においては、規格化パスメトリック間の値 の差のみが問題となる。従って、このような圧縮方法 は、最尤な状態遷移の選択結果に影響せずに規格化パス メトリックの値を圧縮し、オーバーフローを防止する方 法として有効である。このように、ACS21と圧縮お よびラッチ回路22は、規格化パスメトリックの計算に 関するループを構成する。

【0099】上述のACS21について、図11を参照 してより詳細に説明する。ACS21は、6個の加算器 51、52、53、54、56、58および2個の比較 器55、57から構成される。一方、上述したようにA CS21には、1クロック前の圧縮された規格化パスメ トリックの値MO~M3および規格化パスメトリックに 対応するブランチメトリックの値BM0~BM3が供給 される。

【0100】加算器51には、M0およびBM0が供給 される。加算器51は、これらを加算して以下のような LOOを算出する。

[0101]L00=M0+BM0(34)上述したように、MOは、時点k-1において状態SO に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応す る圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 0は、時点kにおいて入力される再生信号z (k)に基 づいて上述の(26)式に従って計算されるもの、すな わち z [k] の値そのものである。従って、式(34) の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式 (20) 中のm (0, k-1) + z [k] の値を計算し 20

であり、時点kにおける状態遷移SO→SOによって最 終的に状態遷移S0に至った場合に対応する計算値であ

【0102】一方、加算器52には、M3およびBM1 が供給される。加算器51は、これらを加算して以下の ようなL30を算出する。

[0103]L30=M3+BM1(35)上述したように、M3は、時点k-1において状態S3 に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応す る、圧縮された規格化パスメトリックである。また、B M1は、時点kにおいて入力される再生信号z〔k〕に 基づいて上述の(27)式に従って計算されるもの、す なわち $\alpha \times z$ [k] $-\beta$ である。従って、式(35)の 値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(2 0) 中の $m(3, k-1) + \alpha \times z [k] - \beta$ の値を計 算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態 S3であり、時点kにおける状態遷移S3→S0によっ て最終的に状態遷移S0に至った場合に対応する計算値 である。

【0104】上述のL00およびL30は、比較器55 に供給される。比較器55は、L00およびL30の値 を比較し、小さい方を最新の規格化パスメトリックLO とすると供に、選択結果に応じて、上述したように選択 信号SELOの極性を切替える。このような構成は、式 (20) において、最小値が選択されることに対応する ものである。すなわち、LOO<L30の場合(この時 は、SO→SOが選択される)に、LOOをLOとして 出力し、且つ、SELOを例えば、'Low' とする。ま た、L30<L00の場合(この時は、S3→S0が選 択される)には、L30をL0として出力し、且つ、S ELOを例えば'High'とする。SELOは、後述するよ うに、状態SOに対応するA型パスメモリ24に供給さ れる。

【0105】このように、加算器51、52および比較 器55は、上述の式(20)に対応して、S0→S0と S3→S0の内から、時点kにおける状態遷移として最 尤なものを選択する動作を行う。そして、選択結果に応 じて、最新の規格化パスメトリックLOおよび選択信号 SELOを出力する。

【0106】また、加算器56には、M0およびBM1 が供給される。加算器51は、これらを加算して以下の ようなL1を算出する。

[0107]L1 = M0 + BM1(36)上述したように、MOは、時点k-1において状態SO に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応す る圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 1は、時点kにおいて入力される再生信号z [k]に基 づいて上述の(27)式に従って計算されるもの、すな わち $\alpha \times z$ [k] $-\beta$ である。従って、式(36)の値 たものとなる。すなわち、時点 k-1 において状態 S0 50 は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(2

1) の右辺m (0, k-1) $+\alpha \times z$ $[k] - \beta$ の値を計算したものとなる。

【0108】すなわち、時点k-1において状態S0であり、時点kにおける状態遷移 $S0 \rightarrow S1$ によって最終的に状態遷移S1に至った場合に対応する計算値である。式(21)が値の選択を行わないことに対応して、加算器 56の出力がそのまま最新の規格化パスメトリックL1とされる。

【0109】加算器53には、M2およびBM2が供給 の規格化が される。加算器53は、これらを加算して以下のような 10 出力する。 L22を算出する。 【0116

[0110]L22=M2+BM2 (37)

上述したように、M2は、時点k-1において状態S2に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM0は、時点kにおいて入力される再生信号z [k]に基づいて上述の(28)式に従って計算されるもの、すなわち-z [k]である。従って、式(37)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(22)中のm(2,k-1)-z [k]の値を計算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態S2であり、時点kにおける状態遷移 $S2 \rightarrow S2$ によって最終的に状態遷移S2に至った場合に対応する計算値である。

【0111】一方、加算器 54には、M1 および BM3 が供給される。加算器 53 は、これらを加算して以下のような L12 を算出する。

[0112]L12=M1+BM3 (38)

上述したように、M1は、時点 k-1 において状態 S1 に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 30 3は、時点 k において入力される再生信号 z [k] に基づいて上述の(29)式に従って計算されるもの、すなわち $-\alpha \times z$ [k] $-\beta$ である。従って、式(38)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式

(22) 中の $m(1, k-1) - \alpha \times z[k] - \beta$ の値を計算したものとなる。すなわち、時点k-1において状態S1であり、時点kにおける状態遷移 $S1 \rightarrow S2$ によって最終的に状態遷移S2に至った場合に対応する計算値である。

【0113】上述のL22およびL12は、比較器57に供給される。比較器57は、L22およびL12の値を比較し、小さい方を最新の規格化パスメトリックL2とすると共に、選択結果に応じて、上述したように選択信号SEL2の極性を切替える。このような構成は、式(22)において、最小値が選択されることに対応するものである。

 22

【0115】このように、加算器53、54および比較器57は、上述の式(22)に対応して、 $S1 \rightarrow S2$ と $S2 \rightarrow S2$ の内から、時点kにおける状態遷移として最尤なものを選択する。そして、選択結果に応じて、最新の規格化パスメトリックL2および選択信号SEL2を出力する。

【0116】また、加算器 58には、M2および BM3が供給される。加算器 58は、これらを加算して以下のような L3を算出する。

[0117]L3=M2+BM3 (39)

上述したように、M2は、時点 k-1において状態 S2 に至った場合に、経由してきた状態遷移の総和に対応する圧縮された規格化パスメトリックである。また、BM 3は、時点 k において入力される再生信号 z (k) に基づいて上述の(29)式に従って計算されるもの、すな 20 わち $-\alpha \times z$ (k) $-\beta$ である。従って、式(39)の値は、上述したような圧縮の作用の下に、上述の式(23)の右辺 m (2, k-1) $+\alpha \times z$ (k) $-\beta$ の値を計算したものとなる。

【0118】すなわち、時点k-1において状態S0であり、時点kにおける状態遷移S2 $\rightarrow S$ 3によって最終的に状態遷移S3に至った場合に対応する計算値である。式(23)が値の選択を行わないことに対応して、加算器 S8の出力がそのまま最新の規格化パスメトリックL3とされる。

9 【0119】上述したようにして、ACS21が出力するSEL0およびSEL2に従って、パスメモリユニット(以下、PMUと表記する)23が動作することによって、記録データa[k]に対する最尤復号系列としての復号データa'[k]が生成される。PMU23は、図7に示した4個の状態間の状態遷移に対応するために、2個のA型パスメモリおよび2個のB型パスメモリから構成される。

【0120】A型パスメモリは、その状態に至る遷移として2つの遷移(すなわち、自分自身からの遷移と、他の1個の状態からの遷移)を有し、且つ、その状態を起点とする2つの遷移(すなわち、自分自身に至る遷移と他の1個の状態に至る遷移)を有する状態に対応するための構成とされる。従って、A型パスメモリは、図7に示した4個の状態の内、S0およびS2に対応するものである。

【0121】一方、B型パスメモリは、その状態に至る遷移が1つのみであり、且つ、その状態を起点とする遷移が1つのみである状態に対応するための構成とされる。従って、B型パスメモリは、図7に示した4個の状態の内、S1およびS3に対応するものである。

【0122】これら2個のA型パスメモリおよび2個のB型パスメモリが図7に示した状態遷移図に従う動作を行うために、PMU23において、図10に示すような復号データの受渡しがなされるように構成される。すなわち、A型パスメモリ24がS0に対応し、A型パスメモリ25がS1に対応する。また、B型パスメモリ25がS1に対応し、また、B型パスメモリ27がS3に対応する。

【0123】このように構成すれば、S0を起点として生じ得る状態遷移が $S0 \rightarrow S0$ および $S0 \rightarrow S1$ であり、S2を起点として生じ得る状態遷移が $S2 \rightarrow S2$ および $S2 \rightarrow S3$ であることに合致する。また、S1を起点として生じ得る状態遷移が $S1 \rightarrow S2$ のみであり、S3を起点として生じ得る状態遷移が $S3 \rightarrow S0$ のみであることにも合致する。

【0124】 A型パスメモリ24について、その詳細な構成を図12に示す。 A型パスメモリ24は、パスメモリ長に対応する個数のフリップフロップとセレクタを、交互に接続したものである。図10には、14ビットのデコードデータ長に対応する構成を示した。すなわち、14個のセレクタ $311\sim31$ 14および15個のフリップフロップ $300\sim30$ 14を有するものである。セレクタ $311\sim31$ 14は、何れも2個のデータを受取り、その内の1個を選択的に後段に供給するものである。また、フリップフロップ $300\sim30$ 14にクロックが供給されることにより、A型パスメモリ24全体の動作タイミングが合わされる。

【0125】図7を用いて上述したように、状態S0に 至る遷移は、 $S0 \rightarrow S0$ すなわち自分自身から継承する 遷移、および $S3 \rightarrow S0$ である。このような状況に対応 する構成として、各セレクタは、前段のフリップフロップから供給されるデータすなわち $S0 \rightarrow S0$ に対応する 復号データと、状態S3に対応するB型パスメモリ27 から供給されるデータすなわち $S3 \rightarrow S0$ に対応する復号データB0のに対応する復号データB10のは

【0126】さらに、各セレクタは、ACS21からSELOを供給される。そして、SELOの極性に応じて、供給される2個の復号データの内の一方を後段のフリップフロップに供給する。また、このようにして後段のフリップフロップに供給される復号データは、状態S1に対応するB型パスメモリ25にもPMOとして供給される。

【0127】すなわち、例えばセレクタ3114は、前段のフリップフロップ3013から供給されるデータと、 B型パスメモリ27から供給される14ビットからなる PM3の14番目のビット位置のデータとを受取る。そして、これら2個のデータの内から以下のようにして選択したデータを、後段のフリップフロップ3014に供給する。上述したように SELOは、選択結果に応じて、'Low'または'High'とされる。

【0128】 SELOが例えば Low の時は、前段のフリップフロップ 3013 からのデータが選択されるようになされる。また、SELOが例えば High の時は、PM 3014 番目のビット位置のデータが選択されるようになされる。選択されたデータは、後段のフリップフロップ 3014 に供給され、また、PMOの14番目のビット位置のデータとして、状態 S1 に対応する S 型パスメモリ 25 に供給される。

【0129】A型パスメモリ24中の他のセレクタ31 10 1 ~ 3 1 13 においても、 S E L O の極性に応じて、同様 な動作が行われる。従って、A型パスメモリ24全体と しては、SELOが例えば'Low'の時は、A型パスメモ リ24中で、各々のフリップフロップがその前段に位置 するフリップフロップのデータを継承するシリアルシフ トを行う。また、SELOが例えば'High'の時は、B型 パスメモリ27から供給される14ビットからなる復号 データ P M 3 を継承するパラレルロードを行う。何れの 場合にも、継承される復号データは、B型パスメモリ2 5に14ビットの復号データPMOとして供給される。 【0130】また、最初の処理段となるフリップフロッ プ300 には、クロックに同期して常に'O' が入力され る。かかる動作は、SOに至る状態遷移SO→SOとS 2→50の何れにおいても、図7に示すように、復号デ ータが'0' なので、最新の復号データは、常に'0' とな ることに対応している。

【0131】上述したように、S2に対応するA型パスメモリ26についても、構成自体は、A型パスメモリ24と全く同様である。但し、ACS21から入力される選択信号は、SEL2である。また、図6に示すように状態S2に至る遷移としては、 $S2 \rightarrow S2$ すなわち自分自身から継承する遷移と、 $S1 \rightarrow S2$ とがある。このため、状態S1に対応するB型パスメモリ25からPM1を供給される。さらに、状態S2を起点として生じ得る状態がS2すなわち自分自身と、S3であることに対応して、状態S3に対応するB型パスメモリ27にPM2を供給する。

【0132】また、S2に対応するA型パスメモリ26においても、最初の処理段となるフリップフロップには、クロックに同期して常に'0'が入力される。かかる動作は、S2に至る状態遷移 $S2 \rightarrow S2$ と $S1 \rightarrow S0$ の何れにおいても、図7に示すように、復号データが'0'なので、最新の復号データは、常に'0'となることに対応している。

【0133】他方、B型パスメモリ25について、その詳細な構成を図13に示す。B型パスメモリ25は、パスメモリ長に対応する個数のフリップフロップを接続したものである。図13には、14ビットのデコードデータ長に対応する構成を示した。すなわち、15個のフリップフロップ320~3214を有するものである。フリップフロップ320~3214にクロックが供給されるこ

とにより、B型パスメモリ25全体の動作タイミングが合わされる。

【0134】各フリップフロップ $321\sim3214$ には、状態S0に対応する A型パスメモリ24から、14ビットの復号データがPM0として供給される。例えば、フリップフロップ321には、PM0の1ビット目が供給される。各フリップフロップ $321\sim3214$ は、供給された値を1クロックの間保持する。そして、状態S2に対応する A型パスメモリ26に、14ビットの復号データPM1として出力する。例えば、フリップフロップ321は、PM102ビット目を出力する。

【0135】 B型パスメモリ25中の他のセレクタ321~3213においても、同様な動作が行われる。従って、B型パスメモリ25全体としては、A型パスメモリ24から供給される14ビットからなる復号データPM0を受取り、またA型パスメモリ26に14ビットからなる復号データPM1を供給する。

【0136】また、フリップフロップ32oには、クロ ックに同期して常に'1'が入力される。かかる動作は、 図7に示したように、最新の状態遷移がS0→S1であ る場合に復号データが'1'であることに対応している。 【0137】また、上述のように、状態 S 3 に対応する B型パスメモリ27についても、B型パスメモリ25と 全く同様な構成とされる。但し、図7に示すように状態 S3に至る遷移は、S2→S3なので、状態S2に対応 するA型パスメモリ26からPM2を供給される。さら に、状態 S 3 を起点として生じ得る状態が S O であるこ とに対応して、状態SOに対応するA型パスメモリ24 にPM3を供給するようになされる。B型パスメモリ2 7においても、最初の処理段となるフリップフロップに は、クロックに同期して常に'1'が入力される。かかる 動作は、図7に示したように、最新の状態遷移がS2→ S3である場合に復号データが'1'であることに対応し

【0138】上述したようにして、PMU23中の4個のパスメモリは、各々復号データを生成する。このようにして生成される4個の復号データは、常に正確なビタビ復号動作がなされる場合には、互いに一致することになる。ところで、実際のビタビ復号動作においては、4個の復号データに不一致が生じることも起こり得る。このような不一致は、再生信号に含まれるノイズの影響等により、上述の識別点AおよびBを検出する際に誤差が生じる等の要因により、ビタビ復号動作が不正確なものとなることによって生じる。

【0139】一般に、このような不一致が生じる確率は、再生信号の品質に対応してパスメモリの処理段数を充分に大きく設定することによって減少させることができる。すなわち、再生信号のC/N等の品質が良い場合には、パスメモリの処理段数が比較的小さくても復号データ間の不一致が生じる確率は小さい。これに対して、

再生信号の品質が良くない場合には、上述の不一致が生 じる確率を小さくするためには、パスメモリの処理段数 を大きくする必要がある。

【0140】再生信号の品質に対してパスメモリの処理 段数が比較的小さくて、復号データ間の不一致が生じる 確率を充分に低くすることができない場合には、4個の 復号データから、例えば多数決等の方法によって、より 的確なものを選択するような、図示しない構成がPMU 23中の4個のパスメモリの後段に設けられる。

【0141】 [4値4状態ビタビ復号方法以外のビタビ復号方法]上述した4値4状態ビタビ復号方法は、フィルタ部11において用いられる波形等化特性がPR

(1, 2, 1) であり、且つ、記録データとしてRLL (1, 7) 符号が採用される場合に用いられる。例えば、ISOで標準化が進められている記録線密度 0.40μ m, レーザ波長 685n m, NA = 0.550 場合には、波形等化特性を PR (1, 2, 1) とし、4値4状態ビタビ復号方法を用いることが最適となる。他方、波形等化特性または記録データを生成するための符号化方法に応じて、他の種類のビタビ復号方法が用いられることもある。

【0142】例えば、波形等化特性がPR(1, 1)であり、且つ、記録データとしてRLL(1, 7)符号が用いられる場合には、3値4状態ビタビ復号方法が用いられる。また、波形等化特性がPR(1, 3, 3, 1)であり、且つ、記録データとしてRLL(1, 7)符号が用いられる場合には、7値6状態ビタビ復号方法が用いられる。このようなビタビ復号方法の内、何れを用いるかを選択するための要素の1つとなる波形等化特性は、再生信号上の符号間干渉に適合する程度が良いものが採用される。従って、上述したように、線記録密度およびMTFを考慮して最適なものとされる。

【0143】また、波形等化特性の理論値からのずれ、および再生信号の振幅変動、非対称歪等によって、識別点の値が理論と異なる場合もある。このような場合を考慮して、ビタビ復号方法を修正して用いることも行われる。例えば4値4状態ビタビ復号方法において、波形等化特性を正確にPR(1,2,1)とすることは困難である点を考慮して、後述するように6個の識別点を前提とした6値4状態ビタビ復号方法が用いられることもある。

【0144】この発明は、例えば下位互換性等の要求に応じるために、同一の構成を用い、簡単なモード切替えを行うことによって、異なる種類のビタビ復号方法を選択的に行うことができるようにしたものである。

【0145】以下に説明するこの発明の実施の一形態は、4値4状態ビタビ復号方法と共に、3値4状態ビタビ復号方法を共に、3値4状態ビタビ復号方法を行うことができるようにしたものである。

【0146】また、後述するように、この発明は、再生 50 信号値に基づいて選択した最尤な状態遷移に対応して、 (15)

28

パスメモリユニットPMUによって復号データを生成す る上述したような情報再生装置にも適用できる。

【0147】但し、以下に説明するこの発明の実施の一 形態は、選択された最尤な状態遷移そのものを表現する 状態データを生成する機能を有する光磁気ディスク装置 にこの発明を適用したものである。このような光磁気デ ィスク装置は、PMUの代わりに、ステータスメモリユ ニット(以下、SMUと表記する)を有する。このよう な場合には、状態データを用いて、複合以外の処理、例 えばリードクロック位相誤差の検出、および後述するよ うな振幅基準値の適応化等を行うことができる。

【0148】4値4状態ビタビ復号方法を行う際に、状 態データを生成するビタビ復号器について説明する。こ の場合には、4個の状態を2ビットで表現できるので、 このような2ビットのデータを状態データ値として用い ることができる。そこで、図7中のS0、S1、S2、 S3を、それぞれ2ビットの状態データ値、00,0 1, 11, 10を用いて表現することができる。そこ で、以下の説明においては、図7中のS0, S1, S 表記する。

【0149】また、以下の説明においては、4値4状態 ビタビ復号方法における波形等化特性として、上述のP R (B, 2A, B) の代わりに、規格化されたものすな わちPR(1, 2, 1)を前提とする。このため、識別 点の値すなわちノイズを考慮しない計算によって求まる 再生信号値 c [k] は、図7中の-A-B, -A, A, A+Bの代わりにそれぞれ0、1、3、4と表現され

復号方法の状態遷移図として、図7の代わりに図14を 用いる。図14には、各状態遷移に対して計算されるブ ランチメトリックも合わせて記載した。

*【0151】次に、このような各状態の表記を利用し た、状態遷移に伴うブランチメトリックの表記方法につ いて説明する。まず、遷移前の状態と遷移後の状態を表 記するそれぞれ2ビットの状態データ値を書き並べて4 個の数字の列とする。次に、中央寄りの2個の(すなわ ち2番目と3番目の)数字を1個の数字とする。この 時、図14に記載されている6個の状態遷移の何れにつ いても、中央寄りの2個の数字は、同一なものとなるこ とに注意が必要である。

【0152】このようにして、3個の数字の列として、 10 1 リードクロックの間に生じ得るブランチメトリックを 表記する。例えば状態遷移S11→S10に伴うブラン チメトリックは、bm110と表記される。このように して、図14中の6種類の状態遷移に対応するブランチ メトリックを、図15に示すように表記できる。

【0153】このような6種類のブランチメトリックを 定義通りに、すなわち各時点においてサンプリングされ る再生信号値と振幅基準値との間のユークリッド距離と して計算する場合には、以下の式(40)~(45)が 20 用いられる。

[0154]

 $b m 0 0 0 = (z (k) - 0)^{2}$ (40)

 $b m 0 0 1 = (z [k] - 1)^{2}$ (41)

 $b m 0 1 1 = (z (k) - 3)^{2}$ (42)

 $bm111 = (z (k) - 4)^2$ (43)

 $b m 1 1 0 = (z (k) - 3)^{2}$ (44)

 $bm100 = (z [k] - 1)^{2}$ (45)

このようなブランチメトリックの値を用いて、時点kに おいて状態Siiに至るパスメトリックmii〔k〕が 【0 1 5 0】このような表記により、4 値 4 状態ビタビ 30 以下の式(4 6)~(4 9)のように計算される。これ らの式は、4値4状態ビタビ復号方法における上述の (15)~(18)に相当するものである。

[0155]

m10 (k) = m11 (k-1) + bm110(46)

 $m11(k) = min\{m11(k-1) + bm111,$

m01 (k-1) + bm011

m01(k) = m00(k-1) + bm001(48)

 $m00 (k) = min \{m00 (k-1) + bm000,$

m 1 0 (k-1) + b m 1 0 0(49)

[0158]

各時点においてこのように算出されるパスメトリックに 40 ※【0157】PR(1,1)は、ある時点における再生 基づいて、状態データが生成される。かかる状態データ に基づいて、復号データの生成等の処理が行われる。

【0156】次に、3値4状態ビタビ復号方法について 説明する。3値4状態ビタビ復号方法は、波形等化特性 がPR(1,1)であり、且つ、記録データがRLL (1,7)符号である場合に用いられる。

> $c (k) = 1 \times b (k-1) + 1 \times b (k)$ (2)

上述したように、時点kおよびk-1における再生信号 の振幅は、それぞれプリコード出力b〔k〕およびb

した場合には、PR(1,1)の下での波形等化後の出 力は、大きい順に、1+1=2、1+0=0+1=1お [k-1] に対応する。従って、ノイズ等の影響を無視 50 よび0+0=0の3種類の振幅を有する。これら3種類

信号値がその前後の時点 k および k - 1 における振幅を

何れも1倍したものの和とされるパーシャルレスポンス

特性である。すなわち、以下のように再生信号値が以下

の式(2)'のように計算される。

の値がこの場合の識別点である。

【0159】図16に示すように、PR(1, 1)では、インパルス応答のピークがサンプリング時点の中間に来るようになされる。比較のために、4値4状態ビタビ復号方法において用いられるPR(1, 2, 1)のインパルス応答を図17に示す。

【0160】 3値 4 状態ビタビ復号方法では、状態を b [k-1] と b [k] の組合わせとして表現できる。プリコード出力を定義する上述の式(1)、および R L L (1, 7) 符号化によって記録データ a [k] 等に対して課される制限を考慮すると、以下のような 4 個の状態が可能であることがわかる。

[0161]

$$SO1:b(k-1)=0$$
 および $b(k)=1$

$$S10:b(k-1)=1$$
 $table b(k)=0$

$$S11:b(k-1)=1$$
 $table b(k)=1$

さらに、3値4状態ビタビ復号方法における状態遷移図を得るために、これらの各状態を起点として、次の時点で生じ得る状態を記録データ値a[j+1]との関連において調べる。一例として、時点jにおいて状態SOOである場合について説明する。

【0162】この時には、上述したようにb[j]=0およびb[j-1]=0である。式(1)に従ってこのようにプリコードされる記録データは、以下のものである。

この時、b[j+1] が式 (1) に従って以下のように計算される。

[0164]

b
$$(j+1) = mod 2 \{ a (j+1) + b (j) \}$$

= $mod 2 \{ 1 + 0 \}$
= 1 (50)

従って、次の時点j+1での状態は、b[j]=0およ*

c
$$(j+1) = \{1 \times b \ (j+1) + 1 \times b \ (j-1)\}$$

= $\{1 \times 0 + 1 \times 0\}$
= 0 (53)

以上のことから、時点 j で状態 S 0 0 である場合において、新たな再生信号値 c $\{j+1\}$ の値が誤差の範囲内 40 で 0 である時には、状態遷移 S 0 0 \rightarrow S 0 0 が得られることがわかる。

【0171】このようにして、S00以外の各状態についても、それらを起点として次の時点において生じ得る状態遷移と、各状態遷移に伴う復号データ値および再生信号値との対応を求めることができる。

【0172】このような対応をまとめたものが図18に示す3値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図である。図18には、各状態遷移に対して計算されるブランチメト

30

*びb [j+1] = 1なので、SO1である。このようにして、a[j+1] = 1の場合には、 $SOO \rightarrow SO1$ という状態遷移が生じることが特定できる。

【0.165】また、この時、再生信号 c[j+1] の値は、上述の式(2) に従って、次のように計算される

以上のことから、時点 j で状態 S O O である場合において、新たな再生信号値 c [j+1] の値が誤差の範囲内で1 である時には、状態遷移 S O O O S I O が生じ、復号データ値として、a [j+1] の値' I' が得られることがわかる。

【0167】 [a [j+1] = 0の時]

この時は、式(1)に従って、b[j+1]が以下のように計算される。

従って、次の時点 j+1 での状態は、 b [j]=0 および b [j+1]=0 なので、 S 0 0 である。このようにして、 a [j+1]=0 の場合には、 S 0 0 \rightarrow S 0 0 という遷移が生じることが特定できる。

【0169】また、この時、再生信号c[j+1]の値は、式(2)"に従って、次のように計算される。

[0170]

30

リックも合わせて記載した。ブランチメトリックの表記 方法は、上述した4値4状態ビタビ復号方法におけるも のと同様である。

【0173】図18に示した6個の状態遷移に対応するブランチメトリックは、以下のように定義される。

[0174]

$$b m 0 0 0 = (z [k] - 0)^{2} (5 4)$$

$$bm001 = (z [k] - 1)^{2}$$
 (55)

$$bm011 = (z (k) -2)^{2}$$
 (56)

$$bm111 = (z (k) - 2)^{2} (57)$$

$$bm110 = (z(k)-1)^{2}$$
 (58)

$$50 \quad bm \mid 0 \mid 0 = (z \mid k) - 0)^{2} \quad (59)$$

式 (54) ~ (59) は、ブランチメトリックを、各時点においてサンプリングされる再生信号値 z [k] と、振幅基準値との間のユークリッド距離として計算するものである。ブランチメトリックをこのように計算する場合には、各識別点の値がそのまま振幅基準値とされる。式 (54) ~ (59) は、 4値4 状態ビタビ復号方法におけるブランチメトリックすなわち式 (40) ~ (4

5)と、振幅基準値が異なる以外は全く同様な式であ *

```
*る。従って、ブランチメトリックを算出するための計算
処理を実現するBMC132は、4値4状態ビタビ復号
方法と、3値4状態ビタビ復号方法とについて共通のも
ので良いことになる。
```

32

【0175】このようなブランチメトリックの値を用いて、時点kにおいて状態Sijに至るパスメトリックmij〔k〕が以下のように計算される。

【0176】 m110 (46)'

m 1 0 (k) = m 1 1 (k-1) + b m 1 1 0 (46) $m 1 1 (k) = m i n \{m 1 1 (k-1) + b m 1 1 1,$

m01 (k-1) + bm011 (47)

m01(k) = m00(k-1) + bm001 (48)

 $m00 (k) = min \{m00 (k-1) + bm000,$

m 1 0 (k-1) + b m 1 0 0 (49)

各時点においてこのように算出されるパスメトリックに基づいて、状態データが生成される。状態データに基づいて、復号データの生成等の処理が行われる。ところで、式(46)~(49) は、4値4状態ビタビ復号方法における上述の式(46)~(49) と全く同様なものである。従って、後述するように、式(46)~(49) に従うパスメトリックの計算および最尤な状態遷移の選択は、4値4状態ビタビ復号方法を行う構成と全く同様な構成によって実現される。

【0177】以下、この発明の一実施例の全体構成について、図19を参照して説明する。図19において、図1等を参照して上述した光磁気ディスク装置の一例と同様の構成要素には、同一の符号を付した。記録系および図示しないサーボ系等については、上述した光磁気ディスク装置の一例と同様である。

【0178】また、LPC4、アンプ8および9、並びにフィルタ部11に対し、装置制御部(以下、CPUと表記する)103から供給される制御信号を図示した。CPU103は、記録系および再生系中の構成要素の動作パラメータ等を制御する機能を有するものであり、上述の光磁気ディスク装置の一例においても設けられている。図1においては図示を省略したが、この発明の実施の一形態についての説明を明確なものとするために図19中に図示した。CPU103は、さらに、ビタビ復号器130中のBMC132において参照値として使用される振幅基準値を設定する。

【0179】再生系について説明する。光ピックアップ7からA/D変換器12までの構成および動作は、上述の光磁気ディスク装置の一例と同様である。但し、この発明の実施の一形態においては、フィルタ部11に対してCPU103が行う制御は、キャリブレーション等、再生条件を最適化する場合等に加えて、4値4状態ビタビ復号方法を行う時との間でフィルタ部11のパーシャルレスポンス特性を切替える場合にも行われる。また、かかる切替えに応じて、リードクロックDCKを生成するPLL14が50

ロックする位相は、後述するように、180度ずれたものとされる。

【0180】一般には、フィルタ部11は、アナログフィルタ、特に例えば8次等の高次のイクイリップルフィルタから構成される。そして、例えばCPU103によってなされるパーシャルレスポンス特性の切替えは、かかるイクイリップルフィルタの可変パラメータ、例えばブースト周波数、ブーストゲイン、およびカットオフ周波数等を制御することによって行われる。

【0181】ビタビ復号器130は、A/D変換器12から供給される再生信号値z[k]に基づいて、後述するようにして復号データを生成し、コントローラ2に供給する。コントローラ2は、供給される復号データに基づく復号化処理を行い、ユーザデータ等を再生する。

スク装置の一例と同様である。【0182】ビタビ復号器130についてより詳細に説【0178】また、LPC4、アンプ8および9、並び 30 明する。ビタビ復号器130は、BMC132、ACSこフィルタ部11に対し、装置制御部(以下、CPUと 表記する)103から供給される制御信号を図示した。133、SMU134およびマージブロック135から構成される。そして、これらの各構成要素には、PLL 14からリードクロックDCK(以下、クロックと表記すパラメータ等を制御する機能を有するものであり、上 する)が供給され、動作タイミングが合わされる。

【0183】BMC132は、再生信号値z [k] に基づいて、CPU103によって設定される振幅基準値の下で上述のブランチメトリック $bm000\sim bm111$ の値を計算し、計算した値をACS133に供給する。CPU103は、4値4状態ビタビ復号方法を行う時には、振幅基準値を0、1、3、4とし、また、3値4状態ビタビ復号方法を行う時には、振幅基準値を0、1、2とする

【0184】ACS133について、図20を参照して 説明する。ACS133は、図1等を参照して上述した 光磁気ディスク装置の一例におけるACS21中の構成 要素と、圧縮およびラッチ回路22中の構成要素とを含 む構成とされる。このような構成が各状態に対応して設 けられるので、4個のブロックから構成されることにな る。そして、各サブブロックが出力するパスメトリック の値が図14(および図18)に示した状態遷移図に従

-17-

って受け渡されるように接続されている。

【0185】この内、自身を継承し得る状態 S00 および S11には、後述する A型サブブロックが対応する。図20においては、A型サブブロック140および142がそれぞれ状態 S00および S11に対応するよう図示した。また、自身を継承し得ない状態 S01および S10には、後述する B型サブブロックが対応する。図20においては、B型サブブロック141および143がそれぞれ状態 S01および S10に対応するよう図示した。

【0187】さらに、A型サブブロック140は、自身でラッチしている1クロック前のパスメトリックm00の値にbm000の値を加算することによって、最新の遷移が $S00 \rightarrow S00$ である場合の尤度の総和を計算する。

【0188】そして、A型サブブロック140は、このようにして計算される2個の尤度の総和を比較して、最尤な状態遷移を選択する。選択された状態遷移に対応する尤度の総和が更新されたパスメトリックm00の値としてラッチされ、且つ、選択結果に対応する選択信号SEL00が出力される。更新されたパスメトリックm00の値は、A型サブブロック140自身がラッチすると共に、S01に対応するB型サブブロック141に供給される。

【0189】状態 S 11に対応する A 型サブブロック 142は、A型サブブロック 140と同様に構成される。但し、供給されるブランチメトリックは、図 14(および図 18)中の状態遷移 S 11 \rightarrow S 12 \rightarrow S 11 \rightarrow S 11 \rightarrow S 11 \rightarrow S 11 \rightarrow S 12 \rightarrow S 12 \rightarrow S 12 \rightarrow S 13 \rightarrow S 14 \rightarrow S 15 \rightarrow S 16 \rightarrow S 17 \rightarrow S 17 \rightarrow S 17 \rightarrow S 18 \rightarrow S 19 \rightarrow S 10 \rightarrow S 11 \rightarrow S 12 \rightarrow S 13 \rightarrow S 14 \rightarrow S 15 \rightarrow S 16 \rightarrow S 17 \rightarrow S 17 \rightarrow S 17 \rightarrow S 18 \rightarrow S 19 \rightarrow S 19 \rightarrow S 10 \rightarrow S 11 \rightarrow S 12 \rightarrow S 13 \rightarrow S 14 \rightarrow S 15 \rightarrow S 16 \rightarrow S 16 \rightarrow S 17 \rightarrow S 17 \rightarrow S 17 \rightarrow S 18 \rightarrow S 18 \rightarrow S 19 \rightarrow S 19 \rightarrow S 19 \rightarrow S 18 \rightarrow S 19 \rightarrow S 11 \rightarrow S 12 \rightarrow

【0190】B型サブブロック141は、上述の光磁気ディスク装置の一例中のACS21(図11参照)で、選択信号の生成を行わない部分の構成要素を有している。すなわち、1個のパスメトリックの値を更新するための1個の加算器を有している。さらに、B型サブブロック141は、圧縮およびラッチ回路22と同様の機能

を有する、更新されるパスメトリックの値を保持する手 段を有している。

【0191】このようなB型サブブロック141には、BMC132から $SOO \rightarrow SOI$ に対応するブランチメトリック $DOO \rightarrow SOI$ に対応するブランチメトリック $DOO \rightarrow SOI$ に対応するブランチメトリック $DOO \rightarrow SOI$ に対応するの日に対応するの日に対応するA型サブブロック140から1クロック前に更新されたパスメトリック $DOO \rightarrow SOI$ の値を加算することによって、最新の遷移が $DOO \rightarrow SOI$ の値を加算することによって、最新の遷移が $DOO \rightarrow SOI$ の値を加算することによって、最新の遷移が $DOO \rightarrow SOI$ のである場合の尤度の総和を計算し、計算結果を更新されたパスメトリック $DOO \rightarrow SOI$ としてラッチする。パスメトリック $DOO \rightarrow SOI$ の値は、クロックに従うタイミングで、 $DOO \rightarrow SOI$

【0193】以上のようなACS133は、図14に示した4値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図と、図18に示した3値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図の両者に従うパスメトリックの計算および最尤な状態遷移の選択を実現するものである。従って、かかる構成により、4値4状態ビタビ復号方法および3値4状態ビタビ復号方法の何れについても共通に、パスメトリックの計算および最尤な状態遷移の選択を行うことができる。

【0194】すなわち、ACS133の出力、すなわち、SEL00およびSEL11は、BMC132の振幅基準値が0、1、3、4と設定される場合には、4値4状態ビタビ復号方法における最尤な状態遷移の選択結果である。また、BMC132の振幅基準値が0、1、2と設定される場合には、3値4状態ビタビ復号方法における最尤な状態遷移の選択結果である。

【0195】次に、SMU134について説明する。上述した光磁気ディスク装置の一例中のPMU23が1ビットの復号データ値を単位とする処理を行うものであるのに対し、SMU134は、2ビットの状態データ値を単位とする処理を行うものである。かかる処理によって、状態データ値sm[k+n]の系列としての状態データが生成される。

【0196】図21に示すように、SMU134は、2個のA型ステータスメモリ150および151、並びに2個のB型ステータスメモリ152および153を有している。さらにセレクト信号SEL00およびSEL11、クロック、並びに他のステータスメモリとの状態データの受渡し等のための信号線を接続されて構成され

30

る。 A 型ステータスメモリ $150 \times 151 \text{ i}$ 、それぞれ、状態 $S00 \times S11 \text{ i}$ に対応する。また、 B 型ステータスメモリ $152 \times 153 \text{ i}$ 、それぞれ状態 $S01 \times S10 \times S1$

【0197】次に、図22を参照して、状態S00に対応するA型ステータスメモリ150についてより詳細に説明する。A型ステータスメモリ150は、n個の処理段を有する。すなわち、n個のセレクタ2010・・・2020・・・2021・とが交互に接続されている。各セレクタ2010~2011・1には、セレクト信号SEL00が供給される。

【0198】さらに、各セレクタには、上述したように、S10に対応するB型ステータスメモリ153から継承する状態データがnビットからなるSMinとして供給される。また、各レジスタには、上述したように、S01に対応するB型ステータスメモリ152に継承される状態データがn-1個の状態データ値からなるSMoutとして出力される。また、各レジスタ2020~2020~11 には、クロックが供給される。

【0199】一方、各セレクタの動作について説明する。図14(および図18)に示すように、S00に遷移し得る1クロック前の状態は、S00およびS10の何れかである。1クロック前の状態がS00である時は、自身を継承する遷移がなされることになる。このため、1段目のセレクタ201。には、シリアルシフトによって生成される状態データ中の最新の状態データ値として、'00'が入力される。

【0200】また、セレクタ2010には、パラレルロードとして、B型ステータスメモリ153から供給される状態データ中の最新の状態データ値SMin[1]が供給される。セレクタ2010は、上述の選択信号SEL00に従って、これら2個の状態データ値の内の1個を後段のレジスタ2020に供給する。

【0201】また、2段目以降の各セレクタ2011~201 $_{n-1}$ は、2個のデータすなわち、パラレルロードとしてS10に対応するB型ステータスメモリ153から供給される1個の状態データ値と、シリアルシフトとして前段のレジスタから供給される1個の状態データ値とを受取る。そして、これら2個の状態データ値の内から、選択信号SEL00に従って、最尤なものと判断された状態データ値を後段のレジスタに供給する。セレクタ201 $_{n-1}$ が全て同一の選択信号SEL00に従うので、ACS133が選択する最尤な状態データ値の系列としての状態データが継承される。

【0202】さらに、各レジスタ2020~202n-1は、上述したように供給される状態データ値をクロックに従って取込むことによって、保持している状態データ 50

値を更新する。また、上述したように、各レジスタの出力は、1クロック後に遷移し得る状態に対応するステータスメモリに供給される。すなわち、S00自身に遷移し得るので、シリアルシフトとして後段のセレクタに供給される。また、パラレルロードとして、S01に対応するB型ステータスメモリ152に供給される。最終段のレジスタ202n-1 から、状態データ値VM00が出力される。状態データ値VM00が白コックに従って出力されることにより、全体として状態データが生成される。

【0203】状態S11に対応するA型ステータスメモリ151は、A型ステータスメモリ150と同様に構成される。但し、図14(および図18)中の状態遷移S01→S11に対応するパラレルロードとして、S01に対応するB型ステータスメモリ152から状態データを供給される。また、図14(および図18)中の状態遷移S11→S10に対応するパラレルロードとして、S10に対応するB型ステータスメモリ153に状態データを供給する。また、最初の処理段となるレジスタには、シリアルシフトによって生成される状態データ中の最新の状態データ値として、クロックに従うタイミングで、常に'11'が入力される。

【0204】一方、図23を参照して、状態S01に対応するB型ステータスメモリ152についてより詳細に説明する。B型ステータスメモリは、図14(および図18)において自身を継承せず、且つ、1クロック後に遷移し得る状態が1個だけである状態に対応するものである。このため、シリアルシフトを行わず、且つ、セレクタが設けられていない。従って、n個のレジスタ21200、21211、 \cdots 21201 が設けられ、各レジスタにクロックが供給されて動作タイミングが合わされる。

【0205】各レジスタ2120, 2121, \cdots 212n-1 には、S00に対応するA型ステータスメモリ150から継承する状態データがn-1個の状態データ値からなるSMinとして供給される。但し、最初の処理段となるレジスタ2120には、クロックに同期して常に'01'が入力される。この'01'は、後述する、パラレルシフトとして出力される状態データ中の最新の状態データ値となる。

【0206】各レジスタ212 $_0$ ~212 $_{n-1}$ は、供給される状態データ値をクロックに従って取込むことによって、保持している状態データ値を更新する。また、クロックに従ってなされる各レジスタの出力は、n-1 個の状態データ値からなる状態データSMoutとして、1クロック後に遷移し得る状態S11に対応するA型ステータスメモリ151に供給される。最終段のレジスタ212 $_{n-1}$ から、状態データ値VMO1が出力される。状態データ値VMO1がクロックに従って出力されることにより、全体として状態データが生成される。

30

3.8

【0207】状態S10に対応するB型ステータスメモリ153は、B型ステータスメモリ152と同様に構成される。但し、図14(および図18)中の状態遷移S11→S10に対応するパラレルロードとして、S11に対応するA型ステータスメモリ151から状態データを供給される。また、図14(および図18)中の状態遷移S10→S00に対応するパラレルロードとして、S00に対応するA型ステータスメモリ150に状態データを供給する。また、最初の処理段となるレジスタには、クロックに同期して、常に、10、が入力される。この、10、がA型ステータスメモリ150に供給される状態データ中の最新の状態データ値となる。

【0208】ところで、ビタビ復号方法においては、各ステータスメモリが生成する状態データ値VM00, VM11, VM01およびVM10は、ステータスメモリのメモリ長nを充分大きくとれば互いに一致する。このような場合には、4個のステータスメモリが生成する状態データ値の内の何れをsm[k+n]として後段に出力しても良い。メモリ長nは、再生信号のC/Nおよび周波数特性等を考慮して決められる。

【0209】以上のようなSMU134によって、状態データの選択を、4値4状態ビタビ復号方法、3値4状態ビタビ復号方法の何れについても共通に行うことができる。すなわち、ACS133の出力は、BMC132の振幅基準値が0、1、3、4と設定される場合には、4値4状態ビタビ復号方法における状態データとなり、また、BMC132の振幅基準値が0、1、2と設定される場合には、3値4状態ビタビ復号方法における状態データとなる。

【0210】次に、マージブロック135について説明する。マージブロック135は、ROM等の手段に、後述する図24に示す復号マトリクスのテーブルを記憶している。そして、かかる復号マトリクスを参照して、状態データに基づく復号データを生成し、コントローラ2に供給する。

【0211】4値4状態ビタビ復号方法については図14、また、3値4状態ビタビ復号方法については図18の状態遷移図から、復号データ値と、連続する2個の状態データ値とが対応していることがわかる。すなわち、再生信号値z [k] に対応して生成される状態データ値s m [k+n] と、その1クロック前に、再生信号値z [k-1] に対応して生成される状態データ値s m [k+n-1] に基づいて、復号データ値を決めることができる。さらに、このような対応は、図14と、図18とにおいて、全く同様である。

【0212】例えば、sm[k+n-1] が'00'で、且つ、sm[k+n] が'01'である場合には、図14 および図18の何れからも、復号データ値として'1'が対応することがわかる。このような対応をまとめたものが図24の復号マトリクスのテーブルである。従って、この 50

ような復号マトリクスのテーブルに従って動作するよう に構成されたマージブロック 1 3 5 によって、復号データの生成を、4 値 4 状態ビタビ復号方法、3 値 4 状態ビタビ復号方法の何れについても共通に行うことができる。

【0213】すなわち、マージブロック135の出力は、BMC132の振幅基準値が0、1、3、4と設定される場合には、4値4状態ビタビ復号方法における状態データとなり、また、BMC132の振幅基準値が0、1、2と設定される場合には、3値4状態ビタビ復号方法における状態データとなる。

【0214】上述したように、4値4状態ビタビ復号方法を行う場合と、3値4状態ビタビ復号方法を行う場合とにおいて、ビタビ復号器130内のBMC132、ACS133、SMU134およびマージブロック135の各構成要素の構成を同一なものとすることができる。そして、以下の(A)~(C)の3個の因子を、例えばCPU103が各々の方法に合わせて切替えるようにすれば良い。

0 【0215】(A)振幅基準値:4値4状態ビタビ復号 方法では、0、1、3、4であるが、3値4状態ビタビ 復号方法では、0、1、2である。

【0216】(B) 波形等化特性:4値4状態ビタビ復号方法では、PR(1,2,1) であるが、3値4状態ビタビ復号方法では、PR(1,1) である。

【0217】(C) PLLのロックの位相:波形等化特性に適合するように設定する必要がある。4値4状態ビタビ復号方法で用いられるPR(1,2,1)では、A/D変換器が行うサンプリングは、図17に示したようのに、インパルス応答のピークでなされる。一方、図16に示したように、3値4状態ビタビ復号方法で用いられるPR(1,1)では、インパルス応答のピークがサンプリング時点の中間に来るようになされる。このため、PLLを再生信号にロックさせる際の位相は、4値4状態ビタビ復号方法と3値4状態ビタビ復号方法の間で、180度ずれることになる。

【0218】(A)、(B) および(C) の切替えは、例えばCPU103によって、それぞれ、BMC13 2,フィルタ部11およびPLL部14の設定が切替えられることによって実現される。

【0219】上述したこの発明の実施の一形態においては、フィルタ部11としてはアナログフィルタが用いられている。これに対して、図25に示すように、A/D変換器12の後段にデジタルフィルタ部110を設けることによって、フィルタリングを行うこの発明の実施の他の形態も可能である。この場合、デジタルフィルタ部110として、トランスバーサルフィルタが多用される。さらに、適応等化型のフィルタを用いるようにしても良い。

0 【0220】ところで、記録密度の向上に伴って、アシ

ンメトリーすなわち再生信号波形の非対称歪み、あるい は再生信号にDC成分が加わる等の要因に起因してビタ ビ復号の精度が低下するという問題が大きくなる。この ような問題を解消するために、近年、振幅基準値を再生 信号に対して適応化させる機能を有するビタビ復号器が 提案されている。このようなビタビ復号器を用いる情報 再生装置にこの発明を適用したものが図26に示す、こ の発明の実施のさらに他の形態である。

【0221】アシンメトリーが生じる原因としては、フ ィルタ部11等の、波形等化等のフィルタリングを行う 手段の動作精度の限界により、理想的なパーシャルレス ポンス特性(例えば4値4状態ビタビ復号方法におい て、PR(1,2,1)に充分近いパーシャルレスポン ス特性)が得られないことが挙げられる。また、A/D 変換器 12のサンプリングの位相がずれること、あるい は、記録時のレーザパワーが過大若しくは過小であるこ とに起因して適正な大きさのピットが形成されないこと 等もアシンメトリーが生じる原因となる。

【0222】図26に示すように、この場合に用いられ るビタビ復号器131は、上述のビタビ復号器130と 同様な構成要素に加え、シフトレジスタ100、振幅基 準値適応化ブロック(以下、RAAと表記する) 101 および振幅基準値初期化ブロック(以下、RAinit と表記する) 102を有している。

【0223】シフトレジスタ100は、A/D変換器か ら再生信号値 z [k] を供給される。そして、供給され る再生信号値 z [k]を所定時間遅延させて、RAA1 01に供給する。かかる遅延は、 SMU134が生成す る状態データが再生信号値 z [k] に対して後述するよ うなnリードクロックの遅延時間を有することを補償す るためになされるものである。かかる遅延時間を表現す るため、SMU134が生成する状態データ値を、sm [k+n] と表記する。

【0224】RAA101は、リードクロックに従う各 時点において供給される状態データ値sm〔k+n〕お よびnクロック遅延させられた再生信号値に基づいて、 後述するようにして新たな振幅基準値を算出する。そし て、新たな振幅基準値をBMC132に供給する。この*

> $c \ 0 \ 1 \ 1 \ (新) = \delta \times z \ [k] + (1 - \delta) \times c \ 0 \ 1 \ 1 \ (旧)$ (60)

[0229]

[0231]

ここで、c0ll(新)が新たな値である。また、c0 40%つ、sm[k+n]=qrである場合に、cpqrの新 11(旧)が更新前の値である。

【0230】図14または図18に基づいて一般の場合 について考慮すれば、sm[k+n-1] = pq、且 *

> $cpqr(新) = \delta \times z[k] + (1-\delta) \times cpqr(旧)$ (61)

ここで、cpqr(新)が新たな値である。また、cp qr(旧)が更新前の値である。

【0232】また、 δ は、修正係数である。 δ の値を設 定するに際しては、再生信号の振幅およびその変動、ア シンメトリー等の歪み、波形等化器の動作における誤差 等の記録系および再生系の比較的継続的な特性、並びに 50 動作における誤差等をより強く反映するものとなる。反

*ようにして、例えばセクタを単位としてリードクロック 毎に振幅基準値が更新されることにより、振幅基準値の 適応化がなされる。

【0225】すなわち、各セクタの開始位置において振 幅基準値の初期値が設定され、その後の再生動作に伴っ て振幅基準値の適応化がなされる。この際の初期値とし ては、例えば、ビタビ復号方法の種類および再生信号の 信号品質等に応じて予め設定される所定値、または、前 セクタに対する再生動作が終了した際の適応化された振 10 幅基準値等が用いられる。

【0226】また、RAinit102は、後述するよ うに、新たに算出された振幅基準値が所定の判定基準を 満たさない場合にRAA101をリセットする。すなわ ち、かかる場合に、RAAIO1に、振幅基準値として 所定の初期値を設定する。この際の初期値としても、例 えば、予め設定される所定値、または、前セクタに対す る再生動作が終了した際の振幅基準値等を用いることが できる。

【0227】 RAA101が行う、振幅基準値を更新す るための計算について説明する。再生信号値 z 〔k〕に 対応して生成される状態データ値sm〔k+n〕と、そ の1クロック前に生成された状態データ値 s m [k+n -1〕とから、図14または図18に従って、これら2 個の状態データ値間に生じた状態遷移およびかかる状態 遷移に対応する振幅基準値を特定することができる。こ のようにして特定された振幅基準値のその時点での値 と、再生信号値z〔k〕とから、新たな振幅基準値を計

[0228]例えば、sm[k+n-1] = '01'、およ び s m 〔 k + n 〕 = ' 11' である場合には、以下のような 計算処理が行われる。まず、この場合に、状態遷移SO 1→S11が生じることが図14または図18からわか る。また、かかる状態遷移に対応する振幅基準値が c O 11であることも図14または図18からわかる。従っ て、RAA101は、振幅基準値c011を更新する計 算を行う。この計算には、更新前の c 0 1 1 と、再生信 号値z〔k〕とに基づいて以下のようになされる。

たな値が以下のように計算される。

記録媒体上の欠陥等に起因するディフェクト等のイレギ ュラーな特性を考慮する必要がある。

【0233】すなわち、δの値が大きい程、式(61) に従ってなされる更新によって、振幅基準値が再生信号 の再生信号の振幅変動、アシンメトリー、波形等化器の 面、振幅基準値が記録媒体上の欠陥等に起因するディフェクト等のイレギュラーな信号によっても影響され易い。一方、 δ の値を小さくすると、振幅基準値がディフェクト等のイレギュラーな信号に影響されにくくなるが、反面、振幅基準値の再生信号に対する追従が緩やかなものとなるため、式(61)に従ってなされる更新による適応化の効果が減少する。

【0234】以上のような適応化を行うRAA101の構成について図27を参照して説明する。RAA101は、6個の振幅基準値c000,c001,c011,c100,c111にそれぞれ対応する6個のレジスタ161、162、163、164、165および166を有している。また、各レジスタの後段には、それぞれ出力の可否を制御する出力ゲート171、172、173、174、175および176が設けられている。記載が煩雑となるのを避けるため、図27中には図示を省略したが、6個のレジスタ161~166および後述するレジスタ180には、クロックが供給される。

【0235】各レジスタの記憶値は、クロックに従うタイミングでBMC132および後段の各出力ゲートに出力される。BMC132は、このようにして出力される各レジスタの最新の記憶値を、更新された振幅基準値として用いるようになされる。

【0236】一方、各レジスタおよびその後段の各出力 ゲートには、後述するように、セレクタ181からイネーブル信号が供給される。例えばレジスタ161とその 後段の出力ゲート171には、イネーブル信号T000が供給される。このイネーブル信号T000がアクティブとされる時に、出力ゲート171がレジスタ160の 記憶値を後段に出力し、且つ、レジスタ161が加算器 183の出力を取込むようになされる。

【0237】同様に、レジスタ162と出力ゲート172、レジスタ163と出力ゲート173、レジスタ164と出力ゲート174、レジスタ165と出力ゲート175およびレジスタ166と出力ゲート176は、それぞれイネーブル信号T001, T001, T011, T110およびT111を供給され、各イネーブル信号に従う動作を行う。

【0238】イネーブル信号に従って供給されるレジスタ $161\sim166$ の内の1個の記憶値が乗算器182に供給される。乗算器182は、供給される記憶値に($1-\delta$)を乗じる計算を行い、計算値を加算器183に供給する。

【0239】一方、上述のシフトレジスタ100によって遅延時間を補償された再生信号値が乗算器184に供給される。乗算器184は、供給される記憶値に δ を乗じる計算を行い、計算値を加算器183に供給する。

【0240】加算器183は、乗算器182と乗算器184から供給される計算値を加算する。そして計算結果 50

42

を6個のレジスタ $161\sim166$ に出力する。上述したように、6個のレジスタ $161\sim166$ は、イネーブル信号 $T000\sim T111$ に従ってかかる計算結果を取込む。後述するように、どの時点においても、イネーブル信号 $T000\sim T111$ の内の1個だけがアクティブとされて取込みを指令するので、何れか1個のレジスタだけが計算結果を取込むことになる。

【0241】上述の6個のイネーブル信号T000~T111は、セレクタ181によって生成される。セレクタ181には、SMU134から状態データ値sm [k+n]が供給される。また、SMU134の出力を1クロック遅延させるレジスタ180が設けられ、かかるレジスタ180によって、セレクタ181に状態データ値sm [k+n-1]が供給される。セレクタ181は、かかる2個の状態データ値に基づいて、ROM等の手段に記憶している図28に示すようなマトリクスのテーブルを参照して、6個のイネーブル信号T000~T111の内の1個をアクティブとする。

【0242】以上のようなRAA101の構成および動作によって、上述の式(61)に従う振幅基準値の更新が実現される。このような動作について、マージブロック135の動作についての上述の説明と同様に、状態データ値がsm(k+n)='01'、且つ、sm(k+n-1)='11'である場合を例として説明する。すなわち、この場合に実現される、上述の式(60)に従う振幅基準値c011の更新について説明する。

【0243】図28から、かかる場合には、イネーブル信号T011がアクティブとされることがわかる。このため、レジスタ163に取込みが指令され、また、出力ゲート173に出力が指令される。従って、更新前のc011の値すなわちその時点におけるレジスタ163の記憶値が乗算器182に供給される。乗算器182が供給される値に $(1-\delta)$ を乗じることにより、式(60)中の $(1-\delta)$ ×c011が計算されることになる。

【0244】一方、シフトレジスタ100によってなされる遅延により、SMU134の動作による遅延時間が補償された再生信号値z [k]が乗算器184に供給される。乗算器184が供給される値に δ を乗じることにより、式 (60)中の $\delta \times z$ [k]が計算されることになる。

【0245】そして、乗算器182によって計算される $(1-\delta) \times c011$ の値と、乗算器184によって計算される $\delta \times z$ [k]の値とが加算器183によって加算されることにより、c011の新たな値すなわち式 (60)の右辺の値が計算されることになる。このc010の新たな値がレジスタ $161\sim166$ に供給される。ところで、上述したように、イネーブル信号T011のみがアクティブとされることによってレジスタ163のみに取込みが指令されているので、レジスタ163

のみに c 0 1 1 の新たな値が取込まれる。このようにして c 0 1 1 の値すなわちレジスタ 1 6 3 の記憶値が更新される。

【0246】sm[k+n-1] およびsm[k+n] が他の値をとる場合にも、図28に従ってアクティブとされるイネーブル信号が選択されることによって、新たな値の取込みを行うレジスタと、かかるレジスタのその時点での(すなわち更新前の)記憶値を出力する出力ゲートが選択される。このようにして、同様な計算処理が行われ、式(61)に従う振幅基準値の更新が実現される。

【0247】ところが、以上のような適応化において、 光磁気ディスク6のディフェクト等に起因するイレギュ ラーな信号に対する追従が行われると、新たな振幅基準 値として異常な値が算出されることがある。かかる異常 な振幅基準値の下では、BMC132が正しいブランチ メトリックを算出することができない。そこで、異常な 振幅基準値が生じた場合に、RAA102がRAA10 1をリセットする。

【0248】RAA102は、例えば比較回路等を有する判定手段と、初期値を記憶する例えばレジスタ等の記憶手段を有する。そして、RAA101によって行われる上述の計算処理の結果を、所定の判定基準の下で判定する。RAA101によって算出される計算処理の結果が判定基準を満たさない場合には、イレギュラーな信号に対する追従がなされたとの判断の下にリセットを行う。すなわち、算出された値を採用せず、振幅基準値として初期値を設定するようになされる。かかる初期値は、RAA102内の記憶手段に予め記憶されていたものである。

【0249】上述の判定基準および振幅基準値の初期値は、例えば、CPU103によって、RAA102に対して設定される。このようなリセットによって初期値とされた振幅基準値は、適応化がなされていないので、最適な値ではないが、イレギュラーな信号に対する追従によって生じた異常な値を用いる場合に比べれば妥当なものとなる。

【0250】このように振幅基準値の適応化が行われる場合には、4値4状態ビタビ復号方法を行う場合と、3値4状態ビタビ復号方法を行う場合の各々について振幅基準値が適切に設定されるので、ビタビ復号方法の種類の切替えに伴って、フィルタ部11のパーシャルレスポンス特性の設定を変えなくても良い(必要に応じて変えるようにしても良い)。また、振幅基準値の適応化開始時、または、RAA102によって行われるリセット時に用いられる振幅基準値の初期値の設定も、ビタビ復号方法の種類の切替えに伴って変えなくても良い(必要に応じて変えるようにしても良い)。

【0251】また、図26には、アナログフィルタからなるフィルタ部11によって波形等化がなされる構成を 50

記載したが、デジタルフィルタを用いるようにしても良い。ところで、上述したように、SMU134内の4個のサブブロック150~153が有するレジスタの段数が大きい程、各サブブロックが生成する状態データ値が互いに一致する確率を大きくすることができるが、反面、SMUの動作によって生じる遅延時間が増大する等の問題も生じるため、レジスタの段数をあまり大きくすることは現実的でない。

【0252】このため、例えば再生系の動作条件が適当でない等の原因で再生RF信号の信号品質が低下する場合には、各サブブロックが生成する状態データ値が互いに不一致となることがある。このような場合に備えて、各サブブロックが生成する状態データ値の内から最も的確な状態データ値を選択する構成が設けられることがある。

【0253】かかる構成は、4個のサブブロックの後段に設けることができる。例えばSMU134内の4個のステータスメモリの後段となる位置に設けるようにしても良いし、また、状態データに基づいて復号データを生成するマージブロック135内等に設けるようにしても良い。

【0254】再生信号の信号品質が充分良好なためにかかる構成を設ける必要がない場合、およびかかる構成がSMU134内に設けられる場合には、図19中に記載したように、RAA101がSMU134の出力を状態データ値として受取るようになされる。一方、かかる構成がマージブロック135内に設けられる場合には、RAA101がマージブロック135から最も的確な状態データ値として選択された値を受取るようになされる。

【0255】また、上述したこの発明の実施の一形態等は、4値4状態ビタビ復号方法と、3値4状態ビタビ復号方法とを、パーシャルレスポンス特性および振幅基準値の切替え、または、振幅基準値の適応化を行い、さらに、PLLをロックさせる際の位相等を切替えることによって、同一の構成で行うものである。これに対して、より一般に、式(46)~(49)に従ってパスメトリックの更新および最尤な状態遷移の選択を行う幾つかの種類のビタビ復号方法を、同一の構成と、振幅基準値等の切替えによって行うようにしたものも可能である。

0 【0256】式(46)~(49)に従ってなされるビタビ復号方法としては、例えば、4値4状態ビタビ復号方法において、波形等化を行うフィルタ部の動作精度の限界に起因するパーシャルレスポンス特性の非対称性を考慮した場合($PR(\alpha,\beta,y)$ を前提とした場合)の6値4状態ビタビ復号方法がある。6値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図を図29に示す。

【0257】また、例えば、3値4状態ビタビ復号方法において、パーシャルレスポンス特性の非対称性を考慮した場合(PR(α 、 β)を前提とした場合)の4値4状態ビタビ復号方法がある。(この4値4状態ビタビ復

30

号方法は、PR(1,2,1)を前提とした、上述の4値4状態ビタビ復号方法とは異なることに注意が必要である。)さらに一般的には、同様な状態遷移図に従うが、振幅基準値、パーシャルレスポンスおよびサンプリング時点とリードクロックの位相差等が異なるために、異なる種類とされる、幾つかのビタビ復号方法について、それらを同一な構成と、振幅基準値等の切替えによって実現することができる。

【0258】また、上述したように、この発明は、図1等を参照して上述した光磁気ディスク装置の一例等の、再生信号に基づいて選択される状態データからPMUによって復号データを生成する情報再生装置にも適用することができる。例えば4値4状態ビタビ復号方法と、3値4状態ビタビ復号方法とを行う場合について、BMC、ACSおよびPMUの構成が同一なもので良く、波形等化特性、振幅基準値、およびPLLをロックさせる際の位相がPRML方法の種類に応じて切替えられる。

【0259】ところで、ブランチメトリックの計算において2乗計算を避ける等の目的で、ビタビ復号器が定義通りのパスメトリックの代わりに規格化パスメトリックを計算する構成とされることがある。また、メモリのオーバーフローを避ける等の目的で、各パスメトリックの値から一定値を差し引く構成とされることがある。このような場合には、ブランチメトリックの値として算出されるものは、式(40)~(45)または式(54)~(59)等に従うものとは異なる。このような場合には、振幅基準値として各識別点の値をそのまま用いることはできないが、この発明を適用することは可能である。

【0260】この発明は、記録媒体に記録されたデータから再生される再生信号から、リードデータを復号するためにビタビ復号方法を用いることができる情報再生装置に適用することができる。すなわち、光磁気ディスク(MO)以外にも、例えば相変化型ディスクPD、CD-E(CD-Erasable)等の書き換え可能ディスク、CD-R等の追記型ディスク、СD-ROM等の読み出し専用ディスク等の光ディスク装置に適用することが可能である。

【0261】また、この発明は、上述した実施の形態に限定されることなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の応用および変形が考えられる。

[0262]

【発明の効果】上述したように、この発明は、波形等化等のフィルタリングを行うフィルタ部のパーシャルレスポンス特性およびBMCの動作に用いられる振幅基準値の切替え、または、振幅基準値の適応化を行い、さらに、PLLをロックさせる際の位相等を切替えることによって、同一の構成を用いて異なる種類のビタビ復号方法を実現し、それらのビタビ復号方法を再生対象とされる記録媒体上のデータの記録線密度に応じて記録する行50

うものである。

【0263】例えば PR(1, 2, 1) を前提とする4値4状態ビタビ復号方法と、 PR(1, 1) を前提とする3値4状態ビタビ復号方法を、同一の構成を用いて行うようにした場合には、 PR(1, 2, 1) と、 PR(1, 1) との中間程度の符号間干渉を有する再生信号を復号する場合に、波形等化を行うフィルタなどの条件に応じて2つのビタビ復号方法を切替えて使用することができる。

0 【0264】このため、記録密度の異なるデータを再生する場合に、記録密度に応じて、再生信号の特性により良く適合する種類のビタビ復号方法を選択して用いることができる。

【0265】例えば、ゾーンCAVフォーマットによって構成される記録媒体に記録されたデータを再生する場合に、ゾーンによって記録線密度が異なることに関連して、再生信号の特性により良く適合するビタビ復号方法を選択して用いることができる。

【0266】また、例えば、第4世代5.25インチ光磁気ディスク装置等において、記録密度の高い第4世代の光磁気ディスクを再生する場合には4値4状態ビタビ復号方法を行い、記録密度の低い第3世代の光磁気ディスクを再生する場合には3値4状態ビタビを行うようにすることができる。このため、第3世代の光磁気ディスクに記録されたデータを復号する際にも、良好な復号精度を得ることができるので、第3世代の光磁気ディスクをも良好に再生することが可能となる。従って、下位互換性を確保することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】4値4状態ビタビ復号方法を行う光磁気ディスク装置の一例の全体構成を示すブロック図である。

【図2】マーク位置記録方法およびマークエッジ記録方法について説明するための略線図である。

【図3】光磁気ディスクのセクタフォーマットの一例に ついて説明するための略線図である。

【図4】RLL(1,7)符号化方法において、最小磁化反転幅が2であることを示す略線図である。

【図5】RLL(1,7)符号とマークエッジ記録方法 の組合わせによって記録されたデータから再生される再 生信号を、パーシャルレスポンス特性PR(1,2,

1)の下で波形等化した時のアイ・パターンについて説明するための略線図である。

【図6】4値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図を作成する過程について説明するための略線図である。

【図7】4値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図の一例 を示す略線図である。

【図8】4値4状態ビタビ復号方法におけるトレリス線図の一例を示す略線図である。

【図9】4値4状態ビタビ復号方法において、規格化メトリックに基づく状態遷移の条件を示す略線図である。

【図10】4値4状態ビタビ復号を行うビタビ復号器の 全体構成を示すブロック図である。

【図11】図10に示したビタビ復号器の一部分の構成 を詳細に示すブロック図である。

【図12】図10に示したビタビ復号器の他の一部分の 構成を詳細に示すブロック図である。

【図13】図10に示したビタビ復号器のさらに他の一部分の構成を詳細に示すブロック図である。

【図14】図7とは異なる表記方法による、4値4状態 ビタビ復号方法の状態遷移図の一例を示す略線図であ る。

【図15】ブランチメトリックの表記方法について説明 するための略線図である。

【図 1 6 】 P R (1, 1) におけるインパルス応答について説明するための略線図である。

【図17】PR(1, 1)におけるインパルス応答について説明するための略線図である。この発明の一実施例に用いられるACS(加算、比較、選択回路)の構成の一例を示すブロック図である。

【図18】3値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図の一 例を示す略線図である。

【図19】この発明の実施の一形態の全体構成について 説明するためのブロック図である。

【図20】この発明の実施の一形態において用いられる ACS (加算、比較、選択回路)の構成について説明するためブロック図である。

【図21】この発明の実施の一形態において用いられる SMU (ステータスメモリユニット) の構成について説 明するためブロック図である。

【図22】図21に示したSMUの一部の構成について 30

説明するためのブロック図である。

【図23】図21に示したSMUの他の一部の構成について説明するためのブロック図である。

【図24】状態データから復号データが生成される際に 参照されるマトリクスについて説明するための略線図で ある。

【図25】この発明の実施の他の形態の全体構成について説明するためのブロック図である。

【図26】この発明の実施のさらに他の形態の全体構成 10 について説明するためのブロック図である。

【図27】この発明の実施の一形態に用いられる振幅基準値適応化ブロック(RAA)、の構成について説明するためのブロック図である。

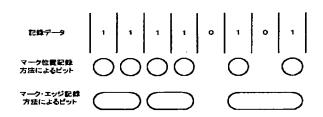
【図28】図27に示したRAAにおいて参照されるマトリクスのテーブルの一例について説明するための略線図である。

【図29】6値4状態ビタビ復号方法の状態遷移図の一例を示す略線図である。

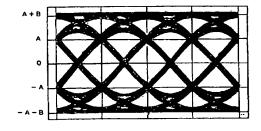
【符号の説明】

2・・・コントローラ、6・・・光磁気ディスク、14・・・PLL部、103・・・装置制御部(CPU)、130・・・ビタビ復号器、132・・・ブランチメトリック計算回路(BMC)、133・・・加算、比較および選択回路(ACS)、134・・・ステータスメモリユニット(SMU)、135・・・マージブロック、131・・・ビタビ復号器、110・・・ディジタルフィルタ、100・・・シフトレジスタ、101・・・振幅基準値適応化ブロック(RAA)、102・・・振幅基準値初期化ブロック(RAinit)

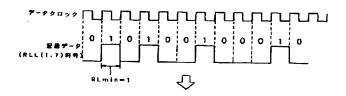
【図2】

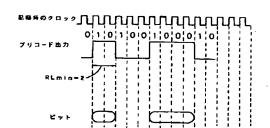


【図5】

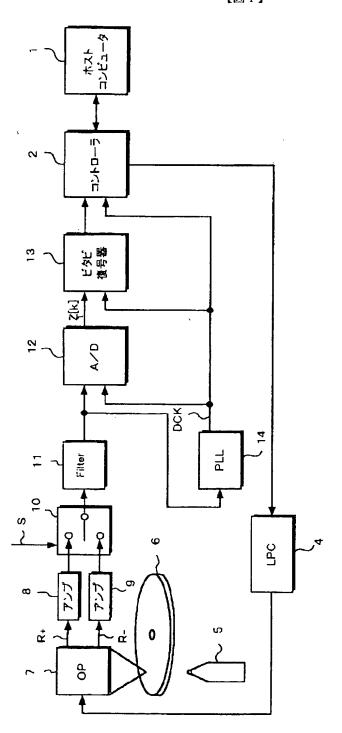


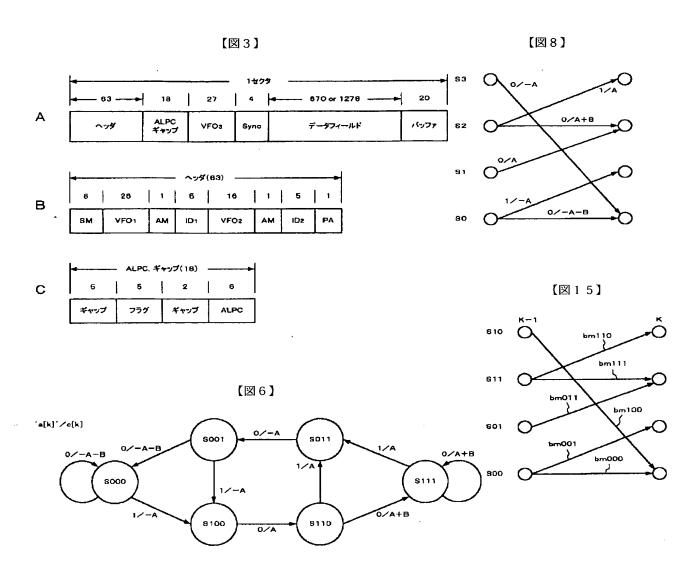
[図4]

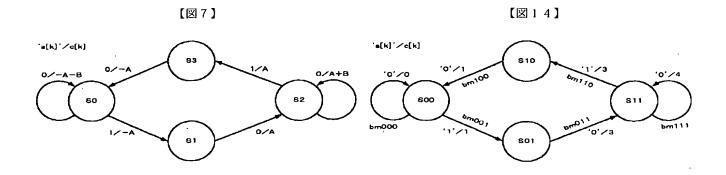




【図1】

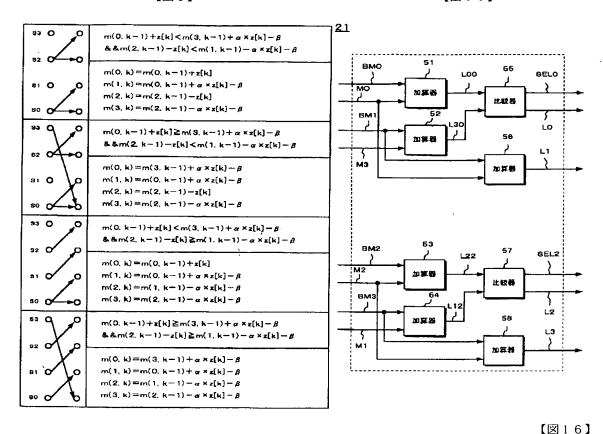


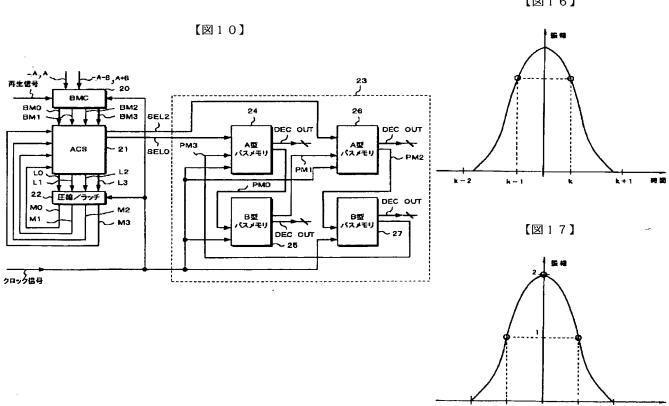


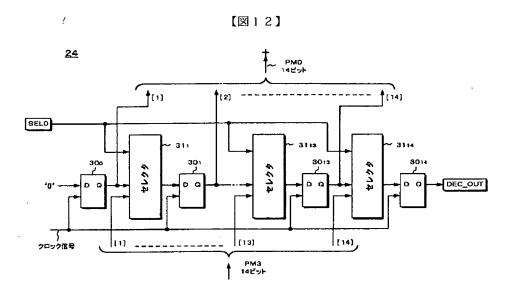


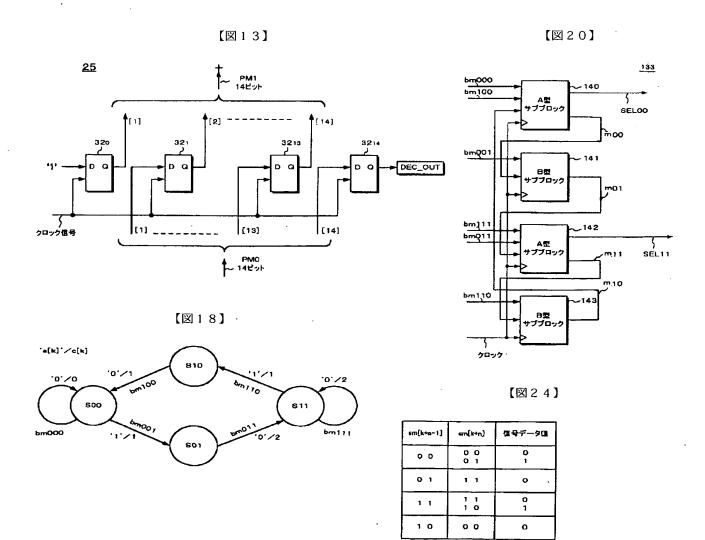
[図9]

【図11】

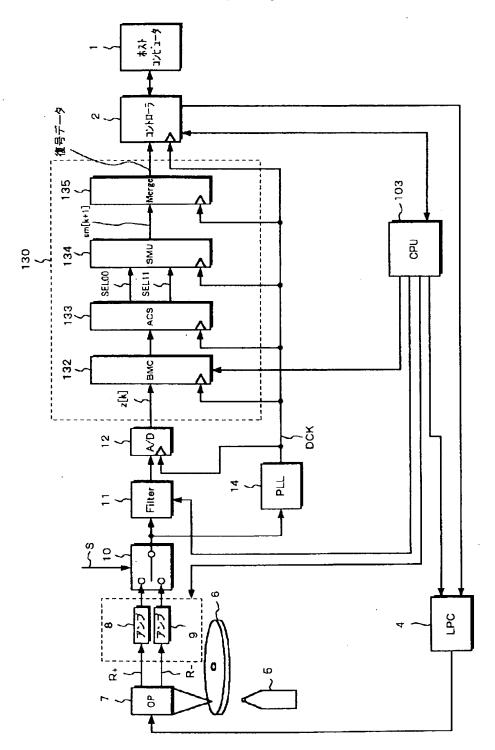




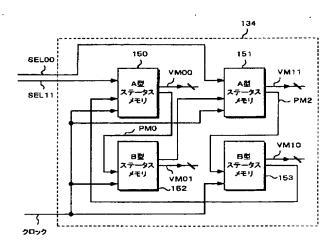




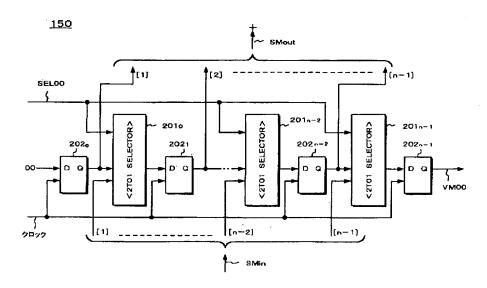
【図19】



【図21】



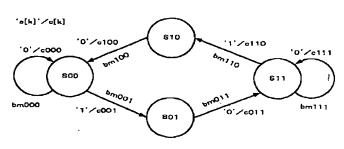
【図22】



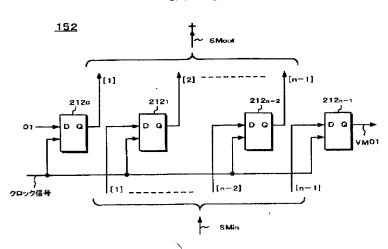
【図28】

sm[k+n-1]	sm(k+n)	アクティプとされるイネープル個号				
	00	T000				
•	01	T001				
01	11	TO11				
31	11	T111				
	10	T110				
10	00	T100				

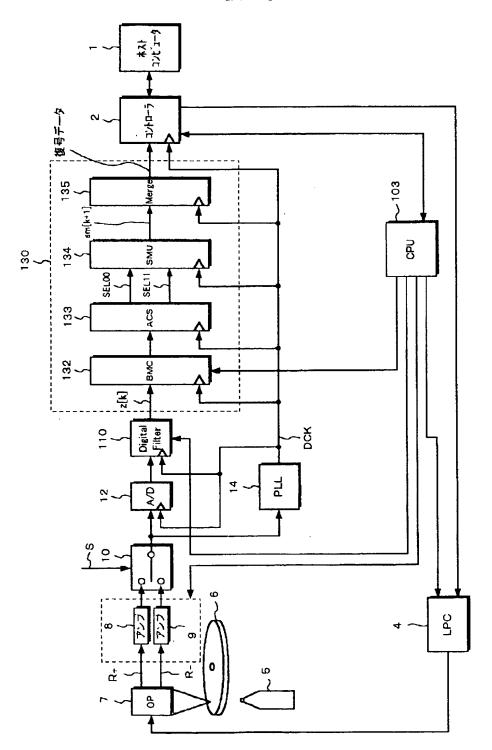
【図29】



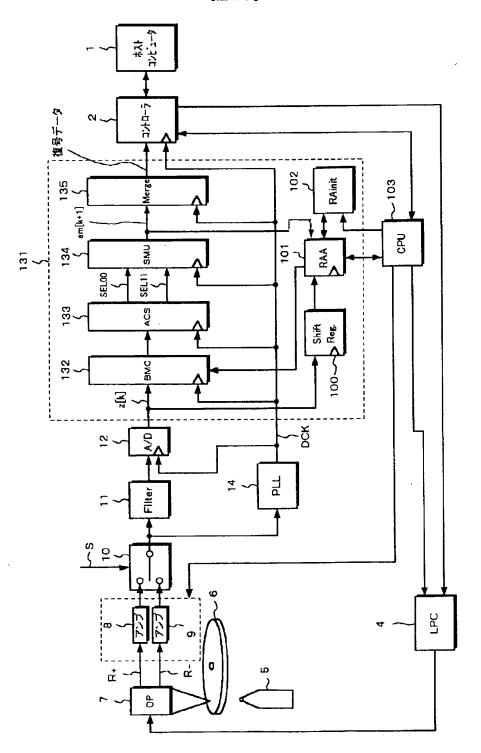




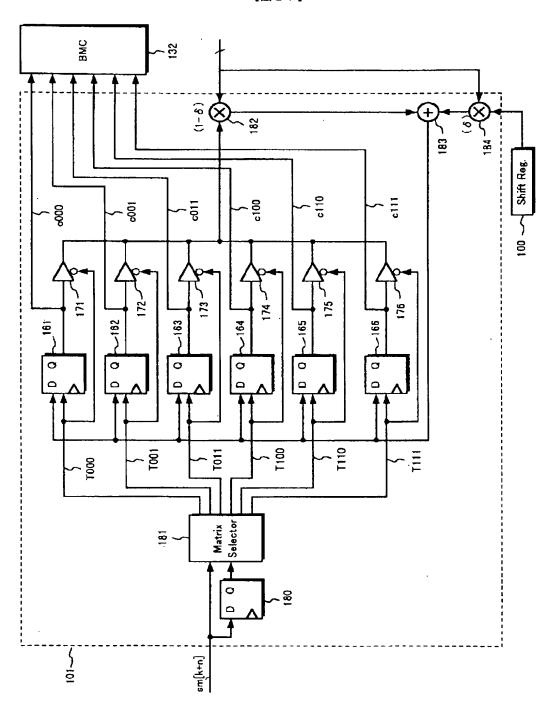
【図25】



【図26】



【図27】



フロントページの続き

(51) Int. CI. 6 G 1 1 B 20/18 5 4 2 H 0 3 M 7/38 13/12 F I G I I B **20/18** H O 3 M **7/38**

13/12

5 4 2 A